

CW32F030x6/x8 数据手册

ARM® Cortex®-M0+32 位微控制器,64K 字节 FLASH,8K 字节 RAM

版本号: Rev 1.8

重要提示 - 请仔细阅读

武汉芯源半导体有限公司保留随时对产品和本文档进行更改、更正、增强、修改的<mark>权利,恕不另行通知。购买者应该</mark> 在官网上获取最新的产品信息。

产品下单前,芯源半导体根据在订购时的销售条款和条件进行销售承认。购<mark>实者对芯源半导体产品的选择和使用负全</mark>部责任,芯源半导体对应用帮助活动和对购买者的产品的设计不承担任何责任。芯源半导体在此,未授予任何知识产权的任何明示或暗示的许可。转售具有与此处所述信息不同的规定的<mark>芯源半导体产品将使芯源半导体对此类产品授予</mark>的任何保证无效。

CW 标志是芯源半导体的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代并替换本文档任何先前版本中提供的信息。

© 2021 Wuhan Xinyuan Semiconductor Co., Ltd. - All rights reserved

目录

1	产品	特性	3								
2	简介		5								
3	描述		6								
4	功能	一览	8								
	4.1	集成 FLASH 和 SRAM 的 ARM® Cortex®-M0+ 微处理器平台	8								
	4.2	存储器	8								
	4.3	引导模式	8								
	4.4	循环冗余校验计算单元(CRC)	9								
	4.5	电源管理	10								
		4.5.1 电源供电方案	10								
		4.5.2 电源监控	10								
		4.5.3 电源稳压器	10								
		4.5.4 低功耗工作模式	10								
	4.6	时钟和启动	11								
	4.7	通用输入输出端口(GPIO)	12								
	4.8	直接内存访问(DMA)	12								
	4.9	嵌套向量中断控制器(NVIC)	12								
	4.10	模拟数字转换器(ADC)	13								
		4.10.1 温度传感器	13								
		4.10.2 内置电压参考	13								
	4.11	定时器和看门狗	14								
		4.11.1 高级定时器(ATIM)	14								
		4.11.2 通用定时器(GTIM14)	14								
		4.11.3 基本定时器(BTIM13)	14								
		4.11.4 独立看门狗(IWDT)									
		4.11.5 窗口看门狗(WWDT)	15								
		4.11.6 SysTick 定时器	15								
		实时时钟(RTC)									
	4.13	I2C 接口(I2C)	16								
		串行接口(UART)									
		串行外设接口(SPI)									
	4.16	串行调试接口(SWD)	17								
5	引脚	定义	18								
6	地址	镜像	28								
7	电气	电气特性									
	7.1	参数条件									

		7.1.1	最大值和最小值	30
		7.1.2	典型值	30
		7.1.3	典型曲线	30
		7.1.4	负载电容	30
		7.1.5	引脚输入电压	31
		7.1.6	电源系统	31
		7.1.7	电流消耗测试	32
	7.2	极限参	数	33
	7.3	工作条	件	35
		7.3.1	一般工作条件	35
		7.3.2	上电 / 掉电时的工作条件	35
		7.3.3	内置复位和电源控制电路特性	36
		7.3.4	内部电压参考	36
		7.3.5	供电电流特性	37
		7.3.6	低功耗模式及其唤醒时间	40
		7.3.7	外部时钟源特性	40
		7.3.8	内部时钟源特性	43
		7.3.9	PLL 特性	44
		7.3.10	存储器特性	45
		7.3.11	ESD 特性	45
		7.3.12	I/O 口特性	46
		7.3.13	NRST 引脚特性	49
		7.3.14	12 位 ADC 特性	50
		7.3.15	温度传感器特征参数	52
		7.3.16	模拟电压比较器特性	53
		7.3.17	定时器特性	54
		7.3.18	通信接口	55
8	封装	信息		58
	8.1	LQFP4	l8 封装信息	58
	8.2	LQFP3	32 封装信息	61
	8.3	TSSOF	P20 封装信息	64
	8.4	QFN32	2 封装信息	66
	8.5	QFN20) 封装信息	68
	8.6	热特征	参数	70
		8.6.1	参考文档	70
9	订货	信息		71
10				
	1.00			

§ 产品特性 CW32F030x6/x8

1 产品特性

- 内核: ARM® Cortex®-M0+
 - 最高主频 64MHz
- 工作温度: -40°C 至 105°C; 工作电压: 1.65V 至 5.5V
- 存储容量
 - 最大 64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃
 - 最大 8K 字节 RAM, 支持奇偶校验
 - 128 字节 OTP 存储器
- CRC 硬件计算单元
- 复位和电源管理
 - 低功耗模式(Sleep, DeepSleep)
 - 上电和掉电复位(POR/BOR)
 - 可编程低电压检测器(LVD)
- 时钟管理
 - 4~32MHz 晶体振荡器
 - 32kHz 低速晶体振荡器
 - 内置 48MHz RC 振荡器
 - 内置 32kHz RC 振荡器
 - 内置 10kHz RC 振荡器
 - 内置 150kHz RC 振荡器
 - 内置 PLL 锁相环
 - 时钟监测系统
 - 允许独立关断各外设时钟
- 支持最多 39 路 I/O 接口
 - 所有 I/O 口支持中断功能
 - 所有 I/O 支持中断输入滤波功能
- 五通道 DMA 控制器
- 模数转换器
 - 12 位精度, ±1 LSB
 - 最高 1M SPS 转换速度
 - 内置电压参考
 - 模拟看门狗功能
 - 内置温度传感器
- 双路电压比较器

§ 产品特性 CW32F030x6/x8

- 实时时钟和日历
 - 支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
- 定时器
 - 16 位高级控制定时器,支持 6 路捕获 / 比较通道和 3 对互补 PWM 输出,死区时间和灵活的同步功能
 - 四组 16 位通用定时器
 - 三组 16 位基本定时器
 - 窗口看门狗定时器
 - 独立看门狗定时器
- 通信接口
 - 三路低功耗 UART,支持小数波特率
 - 两路 SPI 接口 12Mbit/s
 - 两路 I2C 接口 1Mbit/s
 - IR 调制器
- 串行调试接口 (SWD)
- 80 位唯一 ID

表 1-1 封装型号列表

系列	型号	封装
	CW32F030C8	LQFP48
CW22F020v0	CM33E030K0	LQFP32
CW32F030x8	CW32F030K8	QFN32
	CW32F030F8	QFN20
CW32F030x6	CW32F030F6	TSSOP20

§ 简介 CW32F030x6/x8

2 简介

本数据手册提供订货信息和 CW32F030x6/x8 芯片的机械电气特性。

本文需要结合 CW32F030 的用户手册共同阅读。

关于 ARM® Cortex®-M0+ 的相关信息,请参考 www.arm.com 网站上的《Cortex®-M0+ Technical Reference Manual》。

§ 描述 CW32F030x6/x8

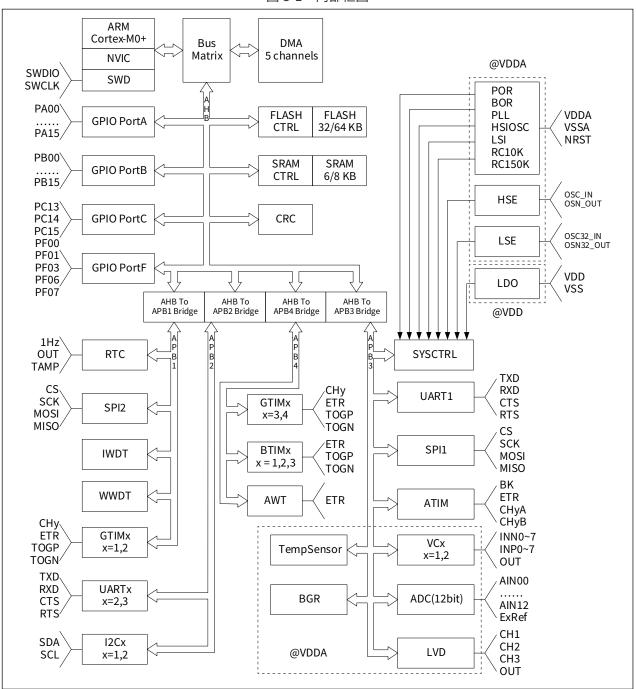
3 描述

CW32F030x6/x8 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 8K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。

所有型号都提供全套的通信接口(三路 UART、两路 SPI 和两路 I2C)、12 位高速 ADC、七组通用和基本定时器以及一组高级控制 PWM 定时器。

CW32F030x6/x8 可以在 -40° C 到 105° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep 两种低功耗工作模式。内部框图如下图所示:

图 3-1 内部框图





§ 描述 CW32F030x6/x8

CW32F030x6/x8 提供 TSSOP20、LQFP32、QFN32、LQFP48、QFN20 五种不同的封装形式,不同封装的产品所能实现的功能有所不同,具体情况如下表所示:

表 3-1 CW32F030x6/x8 家族产品功能列表

	外设	CW32F030F6	CW32F030K8	CW32F030C8	CW32F030F8					
FLAS	SH(K 字节)	32	64	64	64					
SRA	AM(K 字节)	6	8	8	8					
	高级定时器	1								
定时器	通用定时器	4								
	基本定时器		3	3						
	SPI	2								
	I2C	2								
	UART	3								
	12 位 ADC 俞入通道数)	1 (9 外 3 内)	1 (10 外 3 内)	1 (13 外 3 内)	1 (9 外 3 内)					
	GPIO	15	25	39	15					
	内核主频	64MHz								
	工作电压	1.65V ~ 5.5V								
	工作温度	-40°C ~ 105°C								
	封装	TSSOP20	LQFP32、QFN32	LQFP48	QFN20					

4 功能一览

4.1 集成 FLASH 和 SRAM 的 ARM® Cortex®-M0+ 微处理器平台

ARM® Cortex®-M0+ 内核是 ARM® 为小型嵌入式系统开发的最新一代 32 位内核平台,用以实现方便使用的低成本解决方案。该平台在仅需有限的引脚数和功率消耗的同时,给用户提供出色的计算性能和快速的中断响应。

ARM® Cortex®-M0+ 32 位精简指令集处理器提供出色的代码效率,在小储存空间的条件下给用户提供对 ARM 内核所期望的高性能。

CW32F030 家族产品均采用嵌入式 ARM 内核并保持与所有 ARM 工具和软件的全面兼容。

4.2 存储器

产品包含如下功能:

- 以系统时钟速度对 6K 到 8K 字节嵌入式 SRAM 的零等待访问,并具有奇偶校验和异常管理功能,适用于高可靠性关键应用。
- 非易失存储器分为2个区域
 - 32K 到 64K 字节嵌入式 FLASH 用于存放用户程序和数据;
 - 2.5K 字节的启动程序存储器。
- FLASH 存储器擦写以及读保护:通过寄存器进行 FLASH 存储器的擦写保护,通过 ISP 指令进行 4 级读保护等级设置。
 - LEVELO

无读保护,可通过 SWD 或者 ISP 方式对 FLASH 进行读取操作。

- LEVEL1

FLASH 读保护,不可通过 SWD 或 ISP 方式读取。可通过 ISP 或者 SWD 接口降低保护等级到 LEVEL0,降级后 FLASH 处于整片擦除状态。

- LEVEL2

FLASH 读保护,不可通过 SWD 或 ISP 方式读取。可通过 ISP 接口降低保护等级到 LEVEL0,降级后 FLASH 处于整片擦除状态。

- LEVEL3

FLASH 读保护,不可通过 SWD 或 ISP 方式读取。不支持任何方式的保护等级降级。

4.3 引导模式

在启动时,BOOT 引脚可用来选择如下两个启动选项:

- 运行内部 Bootloader
- 运行用户程序

当运行 Bootloader 时,用户可通过 UART1(引脚为 PA13/PA14)利用 ISP 通信协议进行 FALSH 编程。



4.4 循环冗余校验计算单元(CRC)

CRC 计算单元可按所选择的算法和参数配置来生成数据流的 CRC 码。

有些应用中,可利用 CRC 技术来验证数据的传输和存储的完整性。

产品支持 10 种常用的 CRC 算法,包括:

CRC16_IBM

CRC16_MAXIM

CRC16_USB

CRC16_MODBUS

CRC16_CCITT

CRC16_CCITT_FALSE

CRC16_X25

CRC16_XMODEM

CRC32

CRC32_MPEG2

4.5 电源管理

4.5.1 电源供电方案

V_{DD} = 1.65V 到 5.5V
 为 I/O 口和内部稳压器提供电源,通过 VDD 引脚接入。

● V_{DDA} = 1.65V 到 5.5V

为 ADC、复位电路、片内 RC 振荡器和 PLL 供电,通过 VDDA 引脚接入,需要 V_{DDA} 总是大于或等于 V_{DD} 电压。 关于电源引脚供电的详细情况可参见图 **7-3 电源系统**。

4.5.2 电源监控

产品内部集成上电复位(POR)和掉电复位(BOR)电源监控电路。POR 和 BOR 始终处于工作状态,当监测到电源电压低于特定电压门限(V_{POR/BOR})时,芯片一直保持复位状态而无须外部复位电路。

POR/BOR 同时监控 VDD 和 VDDA 电源电压,为保证芯片解除复位后工作正常,须在电路设计上保证 VDD/VDDA 同时上下电。

4.5.3 电源稳压器

内置稳压器具有"正常"和"低功耗"两种工作模式,并且在复位后一直保持工作。

- "正常"模式:对应全速操作的状态。
- "低功耗"模式:对应部分供电工作状态,包括 Sleep 和 DeepSleep 工作模式。

4.5.4 低功耗工作模式

CW32F030x6/x8 微控制器支持两种低功耗模式。

- Sleep 模式
 - 在 Sleep 模式下,CPU 停止运行,所有外设保持工作,并且可以在发生中断或事件的时候唤醒 CPU。
- DeepSleep 模式

DeepSleep用于实现最低功耗, CPU停止运行, 高速时钟模块 (HSE、HSIOSC) 自动关闭, 低速时钟 (LSE、LSI、RC10K、RC150K) 保持原状态不变。

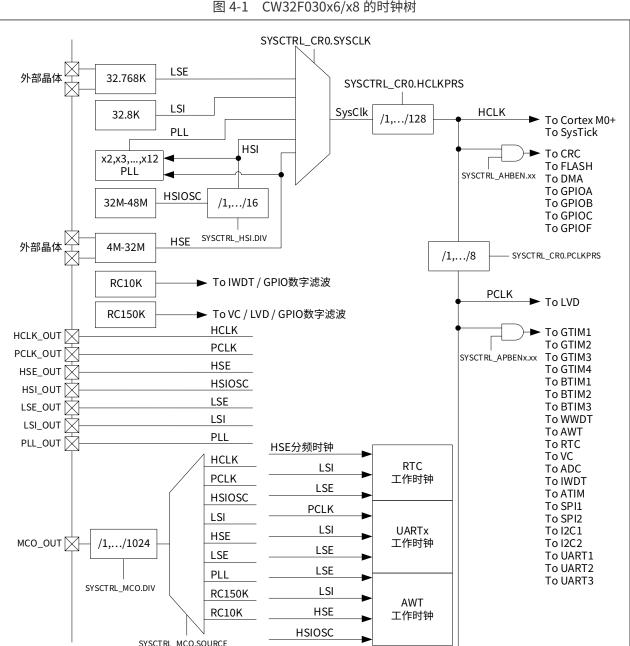
当发生外部复位,或 IWDT 复位,或部分外设中断发生,或 RTC 事件发生时,芯片退出 DeepSleep 模式。

CW32F030x6/x8 § 功能一览

4.6 时钟和启动

MCU 复位后,默认选择 HSI(由内部 48MHz HSIOSC 振荡器分频产生)作为 SysClk 的时钟源,系统时钟频 率默认值是 8MHz。用户可以使用程序启动外部晶体振荡器,并将系统时钟源切换到外部时钟源。时钟故障 检测模块能持续检测外部时钟源状态,一旦检测到外部时钟源故障,系统会自动切换到内部 HSIOSC 时钟源。 如果对应故障检测中断处于使能状态,则会产生中断便于用户记录故障事件。

有多个预分频器允许由应用程序配置 AHB 和 APB 域的频率,AHB 和 APB 域的最大频率为 64MHz。 系统内部时钟树如下图所示:



4.7 通用输入输出端口(GPIO)

每个 GPIO 引脚可软件配置为推挽或开漏的数字输出,或带内部上拉或下拉的数字输入,以及外设复用功能。 部分 GPIO 引脚具有模拟功能,与内部模拟外设连接。所有 I/O 可配置为外部中断输入引脚,同时具有数字 滤波功能。

GPIO 的响应速度和驱动能力均有两个档位可选择,具体详见相关章节的数据和图表。

I/O 的配置可以锁定,以防止程序误操作,提高安全性。GPIO 支持高低字节的单独访问操作,加速用户程序运行。

4.8 直接内存访问(DMA)

芯片内置 DMA 控制器,5 条独立通道,外设和存储器之间、外设和外设之间、存储器和存储器之间的高速数据传输。

每个 DMA 通道都通过专用的硬件连接 DMA 请求,并支持独立的软件触发。软件可单独配置每个通道的传输方向和数据长度。

4.9 嵌套向量中断控制器(NVIC)

CW32F030 系列嵌入了一个嵌套向量中断控制器,能够处理多达 32 个可屏蔽外部中断(不包括内核的 16 个中断源),支持可编程 4 级优先级。

- 中断入口向量表地址可重映射
- 紧耦合的 NVIC 与内核的接口
- 处理后发的高优先级中断
- 支持尾链处理
- 处理器状态自动保存

此硬件模块提供灵活的中断管理功能,并具有最小的中断延迟。



4.10 模拟数字转换器 (ADC)

内置 12 位模数转换器具有多达 13 个外部通道和 3 个内部通道(温度传感器、电压基准、VDDA/3),支持单通道或序列模式转换。

在序列通道模式下,对选定的一组模拟输入自动转换。

可以外接高精度电压基准。

ADC 可为 DMA 提供数据。

模拟看门狗功能可以精确地监控一个选定通道的转换电压。当转换电压位于所设定的阈值范围时会产生中断。

4.10.1 温度传感器

温度传感器(TS)产生一个随温度线性变化的电压 V_{SENSE}。

温度传感器内部连接到 ADC_IN14 输入通道,用于将传感器输出电压转换为数字值。

传感器提供良好的线性度,用户应先对其进行校准以获得良好的温度测量整体精度。由于温度传感器的偏移 因工艺变化而随芯片而异,未校准的内部温度传感器适用于仅检测温度变化的应用。

为了提高温度传感器测量的准确性,制造商对每个芯片进行了单独的工厂校准。温度传感器出厂校准数据被存储在 FLASH 存储器中。

ADC 参考电压	校准值存放地址	校准值精度
内部 1.5V	0x0001 260A - 0x0001 260B	±3°C
内部 2.5V	0x0001 260C - 0x0001 260D	±3°C

表 4-1 内部温度传感器校准值地址

4.10.2 内置电压参考

ADC 参考电压除了可以选择 VDDA 和外部参考电压之外,还可以选择内部参考电压。内置参考电压生成器 (BGR) 可为 ADC 提供稳定的电压输出,分别是 1.5V 和 2.5V。

4.11 定时器和看门狗

CW32F030x6/x8 微控制器内部集成多达四个通用定时器、三个基本定时器和一个高级控制定时器。 各个不同定时器的功能差异如下表所示:

计数器 DMA 捕获/比较 定时器类型 定时器 计数方式 分频因子 互补输出 位宽 请求 通道 高级定时器 ATIM 16 位 上/下/上下 $2^{N}(N=0,...7)$ YES 6 3 GTIM1 16 位 上/下/上下 $2^{N}(N=0...15)$ YES 4 1 GTIM2 16 位 上/下/上下 $2^{N}(N=0,...15)$ YES 4 1 通用定时器 GTIM3 16 位 上/下/上下 $2^{N}(N=0...15)$ YES 4 1 GTIM4 16 位 上/下/上下 $2^{N}(N=0...15)$ YES 4 1 16 位 上 YES 0 $2^{N}(N=0...15)$ 1 BTIM1 基本定时器 16 位 上 $2^{N}(N=0,...15)$ YES 0 BTIM2 1 上 YES 16 位 $2^{N}(N=0,...15)$ 0

表 4-2 定时器功能比较

4.11.1 高级定时器(ATIM)

BTIM3

高级定时器 (ATIM) 由一个 16 位的自动重载计数器和 7 个比较单元组成,并由一个可编程的预分频器驱动。 ATIM支持6个独立的捕获/比较通道,可实现6路独立PWM输出或3对互补PWM输出或对6路输入进行捕获。 可用于基本的定时/计数、测量输入信号的脉冲宽度和周期、产生输出波形(PWM、单脉冲、插入死区时间 的互补 PWM 等)。

4.11.2 通用定时器(GTIM1..4)

内部集成 4 个通用定时器 (GTIM),每个 GTIM 完全独立且功能完全相同,各包含一个 16bit 自动重装载计数 器并由一个可编程预分频器驱动。GTIM 支持定时器模式、计数器模式、触发启动模式和门控模式 4 种基本 工作模式,每组带4路独立的捕获/比较通道,可以测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获)或者产生输出波 形(输出比较和 PWM)。

4.11.3 基本定时器(BTIM1..3)

内部集成 3 个基本定时器 (BTIM),每个 BTIM 完全独立且功能相同,各包含一个 16bit 自动重装载计数器并 由一个可编程预分频器驱动。BTIM 支持定时器模式、计数器模式、触发启动模式和门控模式 4 种工作模式, 支持溢出事件触发中断请求和 DMA 请求。得益于对触发信号的精细处理设计,使得 BTIM 可以由硬件自动执 行触发信号的滤波操作,还能令触发事件产生中断和 DMA 请求。

14 / 73 版本号: Rev 1.8

1

4.11.4 独立看门狗 (IWDT)

独立看门狗定时器 (IWDT) 使用专门的内部 RC 时钟源 RC10K,可避免运行时受到外部因素影响。一旦启动 IWDT,用户需要在规定时间隔内对 IWDT 的计数器进行重载,否则产生溢出会触发复位或产生中断信号。 IWDT 启动后,可停止计数。用户可选择在深度休眠模式下 IWDT 保持运行或暂停计数。

专门设置的键值寄存器可以锁定 IWDT 的关键寄存器,防止寄存器被意外修改。

4.11.5 窗口看门狗(WWDT)

CW32F030x6/x8 微控制器内部集成窗口看门狗定时器 (WWDT),用户需要在设定的时间窗口内进行刷新,否则看门狗溢出将触发系统复位。WWDT 通常被用来监测有严格时间要求的程序执行流程,防止由外部干扰或未知条件造成应用程序的执行异常,导致发生系统故障。

4.11.6 SysTick 定时器

此定时器常用于实时操作系统,但也可用作标准递减计数器。它的特点是:

- 24 位递减计数器
- 自动重装载能力
- 当计数器达到 0 时产生可屏蔽的系统中断

4.12 实时时钟(RTC)

实时时钟(RTC)是一个专用的计数器 / 定时器,可提供日历信息,包括小时、分钟、秒、日、月份、年份以及星期。

RTC 具有两个独立闹钟,时间、日期可组合设定,可产生闹钟中断,并通过引脚输出;支持时间戳功能,可通过引脚触发,记录当前的日期和时间,同时产生时间戳中断;支持周期中断;支持自动唤醒功能,可产生中断并通过引脚输出;支持 1Hz 方波和 RTCOUT 输出功能;支持内部时钟校准补偿。

CW32F030 内置经独立校准的 32kHz 频率的 RC 时钟源为 RTC 提供驱动时钟,RTC 可在深度休眠模式下运行,适用于要求低功耗的应用场合。

4.13 I2C 接口(I2C)

I2C 控制器能按照设定的传输速率将需要发送的数据按照 I2C 规范串行发送到 I2C 总线上,同时对通信过程中的状态进行检测,支持多主机通信的总线冲突和仲裁处理。

I2C 控制器的主要特性有:

- 支持主机发送 / 接收,从机发送 / 接收四种工作模式
- 支持时钟延展(时钟同步)和多主机通信冲突仲裁
- 支持标准 (100Kbps)/ 快速 (400Kbps)/ 高速 (1Mbps) 三种工作速率
- 支持 7bit 寻址功能
- 支持3个从机地址
- 支持广播地址
- 支持输入信号噪声过滤功能
- 支持中断状态查询功能

4.14 串行接口(UART)

通用异步收发器 (UART) 支持异步全双工、同步半双工和单线半双工模式,支持硬件数据流控和多机通信;可编程数据帧结构;可以通过小数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。

UART 控制器工作在双时钟域下,允许在深度休眠模式下进行数据的接收,接收完成中断可以唤醒 MCU 回到运行模式。



4.15 串行外设接口(SPI)

串行外设接口(SPI)支持双向全双工、单线半双工和单工通信模式,可配置 MCU 作为主机或从机,支持多主机通信模式,支持直接内存访问(DMA)。

串行外设接口(SPI)的主要特性有:

- 支持主机模式、从机模式
- 支持全双工、单线半双工、单工
- 可选的 4 位到 16 位数据帧宽度
- 支持收发数据 LSB 或 MSB 在前
- 可编程时钟极性和时钟相位
- 主机模式下通信速率高达 PCLK/2
- 从机模式下通信速率高达 PCLK/4
- 支持多机通信模式
- 8个带标志位的中断源
- 支持直接内存访问(DMA)

4.16 串行调试接口(SWD)

提供一个 ARM SWD 接口,用户可使用芯源半导体的 CW-DAPLINK 连接到 MCU,在 IDE 开发环境中进行调试和仿真。



5 引脚定义

图 5-1 LQFP48 封装引脚图(顶视图)

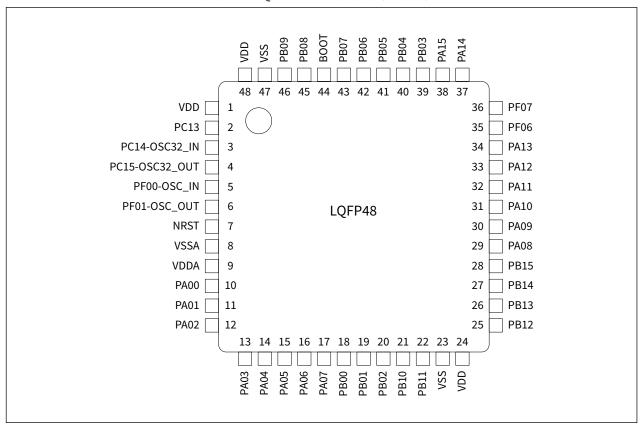


图 5-2 LQFP32 封装引脚图(顶视图)

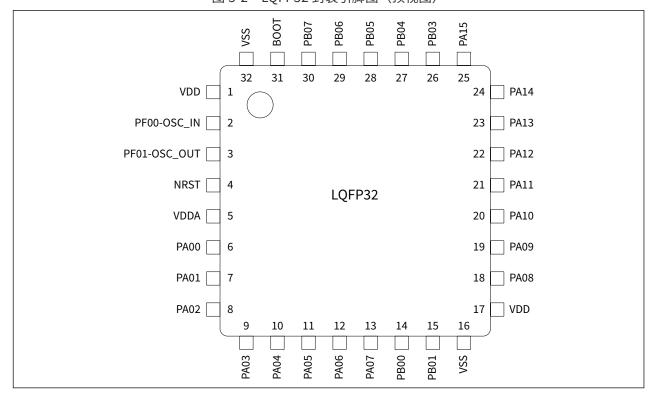


图 5-3 TSSOP20 封装引脚图(顶视图)

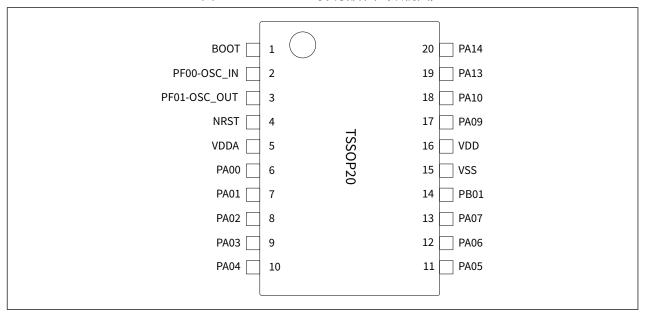


图 5-4 QFN32 封装引脚图(顶视图)

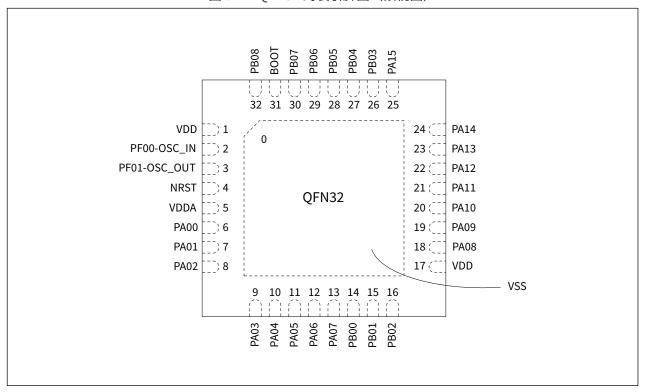


图 5-5 QFN20 封装引脚图(顶视图)

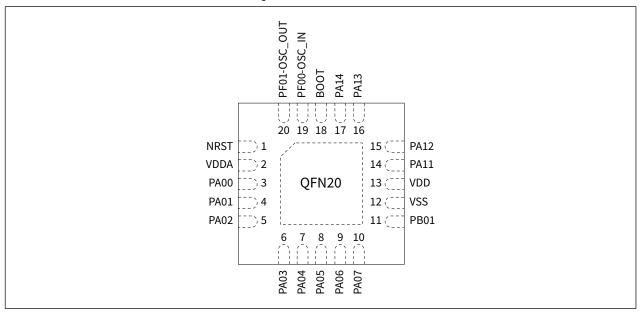


表 5-1 引脚定义表中的项目说明和缩写

名称	缩写	定义				
引脚名	除非有特别说明,在领	夏位后引脚的默认功能和引脚名相同				
	S	电源引脚				
引脚类型	I	输入引脚				
	I/O	输入 / 输出引脚				
	ТТа	连接模拟功能的 I/O 口				
	TC	标准的 I/O 口				
I/O 架构	В	BOOT 专用引脚				
	RST	复位输入引脚				
备注	除非有特别说明,在领	夏位后所有引脚处于高阻输入状态				
附加功能	数字功能	功能由 GPIOx_AFRy 寄存器的值决定				
PIN ハロ・ケノ目已	模拟功能	功能直接由外设寄存器决定				

表 5-2 CW32F030x6/x8 引脚定义

	i	引脚号	<u>1</u>						附加功能	
LQFP48	LQFP32	TSSOP20	QFN32	QFN20	引脚名称 (复位后 的默认功 能)	引脚类型	1/0 结构	备注	数字功能	模拟功能
1	1	-	1	-	VDD	S	-	-	电源供电	
2	-	-	-	-	PC13	1/0	TC	-	PLL_OUT, RTC_1Hz, UART1_CTS,RTC_OUT, BTIM_ETR, GTIM3_ETR, RTC_TAMP	
3	-	-	-	-	PC14	I/O	TC	ı	AWT_ETR, GTIM4_CH4, UART1_RTS, BTIM2_TOGP, SPI2_MISO, GTIM3_TOGN, GTIM3_CH1	OSC32_IN
4	-	-	-	-	PC15	1/0	TC	-	HSE_OUT, GTIM4_CH3, GTIM4_ETR, BTIM2_TOGN, SPI2_MOSI, GTIM3_TOGP, GTIM3_CH2	OSC32_OUT
5	2	2	2	19	PF00	I/O	TC	-	AWT_ETR, GTIM4_CH2, I2C1_SDA, BTIM1_TOGP, SPI2_SCK, GTIM2_TOGN, GTIM3_CH3	OSC_IN
6	3	3	3	20	PF01	I/O	TC	-	LSE_OUT, GTIM4_CH1, I2C1_SCL, SPI2_CS, GTIM3_CH4, GTIM2_TOGP, BTIM1_TOGN	OSC_OUT
7	4	4	4	1	NRST	I	RST	-	芯片复位输入	
8	-	-	-	-	VSSA	S	-	-	模拟地	
9	5	5	5	2	VDDA	S	-	1	模拟电源	
10	6	6	6	3	PA00	I/O	ТТа	-	UART3_CTS, UART2_CTS, RTC_TAMP, VC1_OUT, SPI2_MISO, GTIM2_CH1, GTIM2_ETR	ADC_INO, VC1_CHO, LVD_CH1
11	7	7	7	4	PA01	I/O	ТТа	-	UART3_RTS, UART2_RTS, I2C2_SCL, LVD_OUT, SPI2_MOSI, GTIM2_CH2, RTC_TAMP	ADC_IN1, VC1_CH1

	Ī	引脚号	<u>1</u>						附加功能	
LQFP48	LQFP32	TSSOP20	QFN32	QFN20	引脚名称 (复位后 的默认功 能)	引脚类型	I/O 结构	备注	数字功能	模拟功能
12	8	8	8	5	PA02	1/0	ТТа	-	UART3_TXD, UART2_TXD, I2C2_SDA,VC2_OUT, SPI2_SCK, GTIM2_CH3, AWT_ETR	ADC_IN2, VC1_CH2
13	9	9	9	6	PA03	1/0	TTa	-	UART3_RXD, UART2_RXD, GTIM2_CH2, PCLK_OUT, SPI2_CS, GTIM2_CH4, ATIM_CH3A	ADC_IN3, VC1_CH3
14	10	10	10	7	PA04	I/O	TTa	-	UART2_CTS, I2C2_SCL, HCLK_OUT, SPI1_CS, GTIM2_ETR, ATIM_CH2A	ADC_IN4, VC1_CH4
15	11	11	11	8	PA05	I/O	ТТа	-	GTIM2_ETR, UART2_RTS, I2C2_SDA, BTIM2_TOGP, SPI1_SCK, GTIM2_CH1, ATIM_CH1A	ADC_IN5, VC1_CH5, VC2_CH0
16	12	12	12	9	PA06	I/O	ТТа	-	GTIM3_CH1, UART2_TXD, VC1_OUT, BTIM2_TOGN, SPI1_MISO, GTIM1_CH1, ATIM_BK	ADC_IN6, VC1_CH6, VC2_CH1
17	13	13	13	10	PA07	I/O	ТТа	-	GTIM4_CH1, UART2_RXD, VC2_OUT, BTIM1_TOGP, SPI1_MOSI, GTIM1_CH2, ATIM_CH1B	ADC_IN7, VC1_CH7, VC2_CH2
18	14	-	14	-	PB00	I/O	ТТа	-	UART2_RXD, UART1_CTS, I2C2_SCL, BTIM1_TOGN, HSI_OUT, GTIM1_CH3, ATIM_CH2B	ADC_IN8 / ExRef, VC2_CH3, LVD_CH2
19	15	14	15	11	PB01	I/O	ТТа	-	UART2_TXD, UART1_RTS, I2C2_SDA, GTIM4_TOGN, BTIM3_TOGP, GTIM1_CH4, ATIM_CH3B	ADC_IN9, VC2_CH4
20	-	-	16	-	PB02	1/0	TTa	-	UART2_CTS, UART1_TXD, HSE_OUT, GTIM4_TOGP, BTIM3_TOGN, GTIM1_ETR, ATIM_CH1A	ADC_IN10, VC2_CH5

	Ī	引脚号	<u>1</u>						附加功能	
LQFP48	LQFP32	TSSOP20	QFN32	QFN20	引脚名称 (复位后 的默认功 能)	引脚类型	I/O 结构	备注	数字功能	模拟功能
21	-	-	-	-	PB10	1/0	ТТа	-	UART2_RTS, UART1_RXD, I2C1_SCL, I2C2_SCL, SPI2_SCK, GTIM2_CH3, ATIM_CH2A	ADC_IN11, VC2_CH6
22	ı	-	-	-	PB11	1/0	ТТа	-	LSI_OUT, GTIM4_ETR, I2C1_SDA, I2C2_SDA, BTIM_ETR, GTIM2_CH4, ATIM_CH3A	ADC_IN12, VC2_CH7, LVD_CH3
23	16	15	0	12	VSS	S	-	-	Ground	
24	17	16	17	13	VDD	S	-	-		
25	-	-	-	-	PB12	I/O	TC	-	GTIM2_TOGN, GTIM4_CH4, LSE_OUT, SPI2_CS, SPI1_CS, GTIM1_TOGN, ATIM_BK	
26	-	-	-	-	PB13	I/O	TC	-	GTIM2_TOGP, GTIM4_CH3, I2C2_SCL, SPI2_SCK, SPI1_SCK, GTIM1_TOGP, ATIM_CH1B	
27	-	-	-	-	PB14	I/O	TC	-	GTIM2_CH1, GTIM4_CH2, I2C2_SDA, SPI2_MISO, SPI1_MISO, RTC_OUT, ATIM_CH2B	
28	-	-	-	-	PB15	I/O	TC	-	GTIM2_CH2, GTIM4_CH1, BTIM2_TOGP, SPI2_MOSI, SPI1_MOSI, RTC_1Hz, ATIM_CH3B	
29	18	-	18	-	PA08	I/O	TC	UART1_TXD,BTIM2_TOGN, - MCO_OUT,LVD_OUT, GTIM3_ETR, ATIM_CH1A		
30	19	17	19	-	PA09	I/O	TC	-	UART3_TXD, UART1_RXD, I2C1_SCL, BTIM1_TOGP, SPI1_CS, GTIM3_CH1, ATIM_CH2A	



	ī	引脚号	<u>1</u>						附加功能	
LQFP48	LQFP32	TSSOP20	QFN32	QFN20	引脚名称 (复位后 的默认功 能)	引脚类型	I/O 结构	鲁注	数字功能	模拟功能
31	20	18	20	-	PA10	1/0	TC	-	UART3_RXD, UART1_CTS, I2C1_SDA, BTIM1_TOGN, SPI1_SCK, GTIM3_CH2, ATIM_CH3A	
32	21	-	21	14	PA11	I/O	TC	-	UART3_CTS, UART1_RTS, I2C2_SCL, VC1_OUT, SPI1_MISO, GTIM3_CH3	
33	22	-	22	15	PA12	I/O	TC	-	UART3_RTS, BTIM_ETR, I2C2_SDA, VC2_OUT, SPI1_MOSI, GTIM3_CH4, ATIM_ETR	
34	23	19	23	16	PA13/ SWDIO	I/O	TC	1	I2C1_SDA, UART1_RXD, UART2_RXD, I2C2_SCL, IR_OUT	
35	-	-	-	-	PF06	I/O	TC	-	UART3_CTS, GTIM4_TOGN, I2C2_SCL, UART2_CTS, I2C1_SCL, GTIM3_TOGN, BTIM3_TOGP	
36	-	-	-	-	PF07	1/0	TC	-	UART3_RTS, I2C1_SDA, GTIM4_TOGP, UART2_RTS, I2C2_SDA, GTIM3_TOGP, BTIM3_TOGN	
37	24	20	24	17	PA14/ SWCLK	I/O	TC	1	UART3_TXD, I2C1_SCL, UART1_TXD, UART2_TXD, I2C2_SDA	
38	25	-	25	-	PA15	I/O	TC	-	UART3_RXD, GTIM2_CH1, UART1_RXD, UART2_RXD, SPI1_CS, GTIM2_ETR, ATIM_CH1B	
39	26	-	26	-	PB03	I/O	TC	-	UART3_RTS, GTIM2_CH2, UART1_CTS, UART2_TXD, SPI1_SCK, GTIM1_ETR, ATIM_CH2B	
40	27	-	27	-	PB04	I/O	TC	-	UART3_CTS, GTIM4_ETR, UART1_RTS, UART2_CTS, SPI1_MISO, GTIM1_CH1, ATIM_CH3B	

	Ī	引脚号	<u>1</u>						附加功能	
LQFP48	LQFP32	TSSOP20	QFN32	QFN20	引脚名称 (复位后 的默认功 能)	引脚类型	引		数字功能	模拟功能
41	28	1	28	ı	PB05	I/O	TC	ı	GTIM3_CH4, AWT_ETR, UART2_RTS, SPI1_MOSI, GTIM1_CH2, ATIM_CH1A	
42	29	-	29	-	PB06	I/O	ТС	-	UART3_TXD, GTIM3_CH3, I2C1_SCL, GTIM4_CH4, SPI2_MOSI, GTIM1_TOGN, ATIM_CH2A	
43	30	-	30	-	PB07	I/O	TC	-	UART3_RXD, GTIM3_CH2, I2C1_SDA, GTIM4_CH3, SPI2_MISO, GTIM1_TOGP, ATIM_CH3A	
44	31	1	31	18	PF03/ BOOT	l	В	-		
45	-	-	32	-	PB08	1/0	TC	-	I2C1_SCL, GTIM3_CH1, UART1_TXD, GTIM4_CH2, SPI2_SCK, GTIM1_CH3, ATIM_ETR	
46	-	-	-	-	PB09	I/O	TC	-	I2C1_SDA, GTIM4_CH1, UART1_RXD, IR_OUT, SPI2_CS, GTIM1_CH4, ATIM_BK	
47	32	-	-	-	VSS	S	-	-1	Ground	
48	-	-	-	-	VDD	S	-	-	数字电源供电	

注1:复位后,此引脚被配置为 SWDIO 和 SWCLK 功能,同时内部上拉电阻被默认接通。

表 5-3 通过 GPIOA_AFRy 寄存器选择的特殊功能列表

引脚名	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7
PA00	UART3_CTS	UART2_CTS	RTC_TAMP	VC1_OUT	SPI2_MISO	GTIM2_CH1	GTIM2_ETR
PA01	UART3_RTS	UART2_RTS	I2C2_SCL	LVD_OUT	SPI2_MOSI	GTIM2_CH2	RTC_TAMP
PA02	UART3_TXD	UART2_TXD	I2C2_SDA	VC2_OUT	SPI2_SCK	GTIM2_CH3	AWT_ETR
PA03	UART3_RXD	UART2_RXD	GTIM2_CH2	PCLK_OUT	SPI2_CS	GTIM2_CH4	ATIM_CH3A
PA04		UART2_CTS	I2C2_SCL	HCLK_OUT	SPI1_CS	GTIM2_ETR	ATIM_CH2A
PA05	GTIM2_ETR	UART2_RTS	I2C2_SDA	BTIM2_TOGP	SPI1_SCK	GTIM2_CH1	ATIM_CH1A
PA06	GTIM3_CH1	UART2_TXD	VC1_OUT	BTIM2_TOGN	SPI1_MISO	GTIM1_CH1	ATIM_BK
PA07	GTIM4_CH1	UART2_RXD	VC2_OUT	BTIM1_TOGP	SPI1_MOSI	GTIM1_CH2	ATIM_CH1B
PA08		UART1_TXD	BTIM2_TOGN	MCO_OUT	LVD_OUT	GTIM3_ETR	ATIM_CH1A
PA09	UART3_TXD	UART1_RXD	I2C1_SCL	BTIM1_TOGP	SPI1_CS	GTIM3_CH1	ATIM_CH2A
PA10	UART3_RXD	UART1_CTS	I2C1_SDA	BTIM1_TOGN	SPI1_SCK	GTIM3_CH2	ATIM_CH3A
PA11	UART3_CTS	UART1_RTS	I2C2_SCL	VC1_OUT	SPI1_MISO	GTIM3_CH3	
PA12	UART3_RTS	BTIM_ETR	I2C2_SDA	VC2_OUT	SPI1_MOSI	GTIM3_CH4	ATIM_ETR
PA13/ SWDIO		I2C1_SDA	UART1_RXD	UART2_RXD	I2C2_SCL	IR_OUT	
PA14/ SWCLK	UART3_TXD	I2C1_SCL	UART1_TXD	UART2_TXD	I2C2_SDA		
PA15	UART3_RXD	GTIM2_CH1	UART1_RXD	UART2_RXD	SPI1_CS	GTIM2_ETR	ATIM_CH1B

表 5-4 通过 GPIOB_AFRy 寄存器选择的特殊功能列表

引脚名	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7
PB00	UART2_RXD	UART1_CTS	I2C2_SCL	BTIM1_TOGN	HSI_OUT	GTIM1_CH3	ATIM_CH2B
PB01	UART2_TXD	UART1_RTS	I2C2_SDA	GTIM4_TOGN	BTIM3_TOGP	GTIM1_CH4	ATIM_CH3B
PB02	UART2_CTS	UART1_TXD	HSE_OUT	GTIM4_TOGP	BTIM3_TOGN	GTIM1_ETR	ATIM_CH1A
PB03	UART3_RTS	GTIM2_CH2	UART1_CTS	UART2_TXD	SPI1_SCK	GTIM1_ETR	ATIM_CH2B
PB04	UART3_CTS	GTIM4_ETR	UART1_RTS	UART2_CTS	SPI1_MISO	GTIM1_CH1	ATIM_CH3B
PB05		GTIM3_CH4	AWT_ETR	UART2_RTS	SPI1_MOSI	GTIM1_CH2	ATIM_CH1A
PB06	UART3_TXD	GTIM3_CH3	I2C1_SCL	GTIM4_CH4	SPI2_MOSI	GTIM1_TOGN	ATIM_CH2A
PB07	UART3_RXD	GTIM3_CH2	I2C1_SDA	GTIM4_CH3	SPI2_MISO	GTIM1_TOGP	ATIM_CH3A
PB08	I2C1_SCL	GTIM3_CH1	UART1_TXD	GTIM4_CH2	SPI2_SCK	GTIM1_CH3	ATIM_ETR
PB09	I2C1_SDA	GTIM4_CH1	UART1_RXD	IR_OUT	SPI2_CS	GTIM1_CH4	ATIM_BK
PB10	UART2_RTS	UART1_RXD	I2C1_SCL	I2C2_SCL	SPI2_SCK	GTIM2_CH3	ATIM_CH2A
PB11	LSI_OUT	GTIM4_ETR	I2C1_SDA	I2C2_SDA	BTIM_ETR	GTIM2_CH4	ATIM_CH3A
PB12	GTIM2_TOGN	GTIM4_CH4	LSE_OUT	SPI2_CS	SPI1_CS	GTIM1_TOGN	ATIM_BK
PB13	GTIM2_TOGP	GTIM4_CH3	I2C2_SCL	SPI2_SCK	SPI1_SCK	GTIM1_TOGP	ATIM_CH1B
PB14	GTIM2_CH1	GTIM4_CH2	I2C2_SDA	SPI2_MISO	SPI1_MISO	RTC_OUT	ATIM_CH2B
PB15	GTIM2_CH2	GTIM4_CH1	BTIM2_TOGP	SPI2_MOSI	SPI1_MOSI	RTC_1Hz	ATIM_CH3B

表 5-5 通过 GPIOC_AFRy 寄存器选择的特殊功能列表

引脚名	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能7
PC13	PLL_OUT	RTC_1Hz	UART1_CTS	RTC_OUT	BTIM_ETR	GTIM3_ETR	RTC_TAMP
PC14	AWT_ETR	GTIM4_CH4	UART1_RTS	BTIM2_TOGP	SPI2_MISO	GTIM3_TOGN	GTIM3_CH1
PC15	HSE_OUT	GTIM4_CH3	GTIM4_ETR	BTIM2_TOGN	SPI2_MOSI	GTIM3_TOGP	GTIM3_CH2

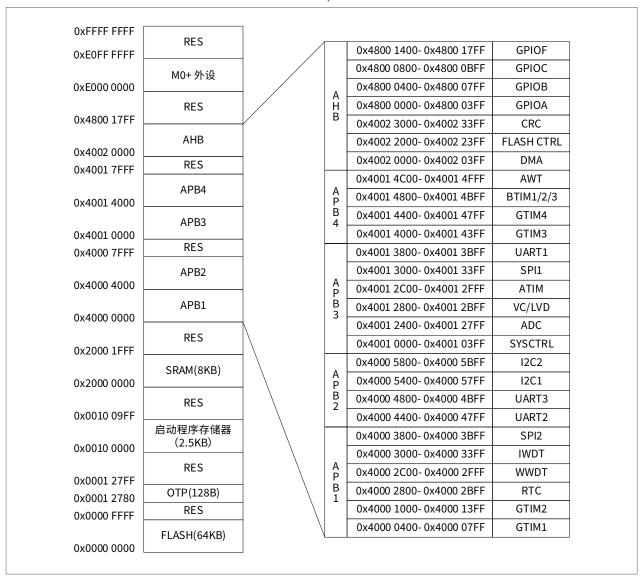
表 5-6 通过 GPIOF_AFRy 寄存器选择的特殊功能列表

引脚名	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7
PF00	AWT_ETR	GTIM4_CH2	I2C1_SDA	BTIM1_TOGP	SPI2_SCK	GTIM2_TOGN	GTIM3_CH3
PF01	LSE_OUT	GTIM4_CH1	I2C1_SCL	BTIM1_TOGN	SPI2_CS	GTIM2_TOGP	GTIM3_CH4
PF06	UART3_CTS	I2C1_SCL	GTIM4_TOGN	UART2_CTS	I2C2_SCL	GTIM3_TOGN	BTIM3_TOGP
PF07	UART3_RTS	I2C1_SDA	GTIM4_TOGP	UART2_RTS	I2C2_SDA	GTIM3_TOGP	BTIM3_TOGN

§ 地址镜像 CW32F030x6/x8

6 地址镜像

图 6-1 CW32F030x6/x8 的内部地址镜像



www.whxy.com

§ 地址镜像 CW32F030x6/x8

表 6-1 CW32F030x6/x8 的外设寄存器边界地址

设备或总线	边界地址	大小	对应外设
主 FLASH 存储器	0x0000 0000 - 0x0000 FFFF	64KB	主FLASH
OTP 存储器	0x0001 2780 - 0x0001 27FF	128B	OTP
启动程序存储器	0x0010 0000 - 0x0010 09FF	2.5KB	BootLoader
SRAM 存储器	0x2000 0000 - 0x2000 1FFF	8KB	SRAM
	0x4000 0400 - 0x4000 07FF	1KB	GTIM1
	0x4000 1000 - 0x4000 13FF	1KB	GTIM2
	0x4000 2800 - 0x4000 2BFF	1KB	RTC
APB1 外设	0x4000 2C00 - 0x4000 2FFF	1KB	WWDT
	0x4000 3000 - 0x4000 33FF	1KB	IWDT
	0x4000 3800 - 0x4000 3BFF	1KB	SPI2
	0x4000 4400 - 0x4000 47FF	1KB	UART2
ADD2 H \/J	0x4000 4800 - 0x4000 4BFF	1KB	UART3
APB2 外设	0x4000 5400 - 0x4000 57FF	1KB	I2C1
	0x4000 5800 - 0x4000 5BFF	1KB	I2C2
	0x4001 0000 - 0x4001 03FF	1KB	SYSCTRL
	0x4001 2400 - 0x4001 27FF	1KB	ADC
ADD2 61.30	0x4001 2800 - 0x4001 2BFF	1KB	VC/LVD
APB3 外设	0x4001 2C00 - 0x4001 2FFF	1KB	ATIM
	0x4001 3000 - 0x4001 33FF	1KB	SPI1
	0x4001 3800 - 0x4001 3BFF	1KB	UART1
	0x4001 4000 - 0x4001 43FF	1KB	GTIM3
	0x4001 4400 - 0x4001 47FF	1KB	GTIM4
APB4 外设	0x4001 4800 - 0x4001 4BFF	1KB	BTIM1/2/3
	0x4001 4C00 - 0x4001 4FFF	1KB	AWT
	0x4002 0000 - 0x4002 03FF	1KB	DMA
	0x4002 2000 - 0x4002 23FF	1KB	FLASH CTRL
	0x4002 3000 - 0x4002 33FF	1KB	CRC
AHB 外设	0x4800 0000 - 0x4800 03FF	1KB	GPIOA
	0x4800 0400 - 0x4800 07FF	1KB	GPIOB
	0x4800 0800 - 0x4800 0BFF	1KB	GPIOC
	0x4800 1400 - 0x4800 17FF	1KB	GPIOF
M0+ 外设	0xE000 0000 - 0xE00F FFFF	1MB	M0+ 内核外设

7 电气特性

7.1 参数条件

除非特别说明,所有的电压值都指相对于 Vss。

7.1.1 最大值和最小值

除非特别说明,在环境温度、电源电压和时钟频率的最坏条件下,通过在 $T_A = 25$ °C和 $T_A = T_A$ max(由所选温度范围给出)环境下对 100%产品的测试来得出各项参数的最大值和最小值保证。

在表格下方的注解中可能会提示有些数据是通过推算、设计模拟和 / 或工艺特性得到的,这些数据不是在生产线上测试得到的。在推算的基础上,最小值和最大值是通过样本测试后,取其平均值再加减三倍的标准分布(平均 $\pm 3\Sigma$)得到。

7.1.2 典型值

除非特别说明,典型值是基于 T_A = 25°C和 V_{DD} = 3.3V 测试环境的。这些数据仅用于设计指导而未经实验验证。

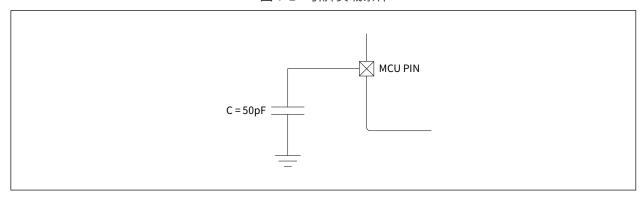
7.1.3 典型曲线

除非特别说明,所有的典型曲线仅用于设计指导而未经实验验证。

7.1.4 负载电容

测量引脚参数时的负载条件如下图所示:

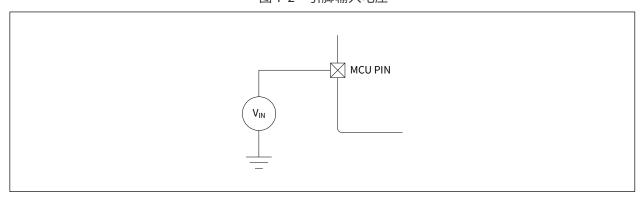
图 7-1 引脚负载条件



7.1.5 引脚输入电压

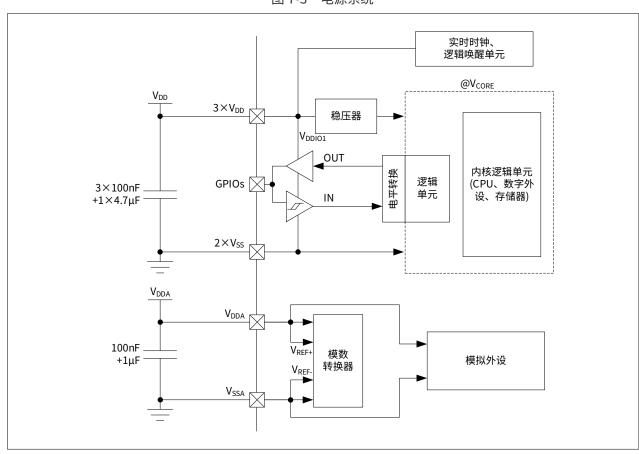
引脚输入电压的测量方式如下图所示:

图 7-2 引脚输入电压



7.1.6 电源系统

图 7-3 电源系统

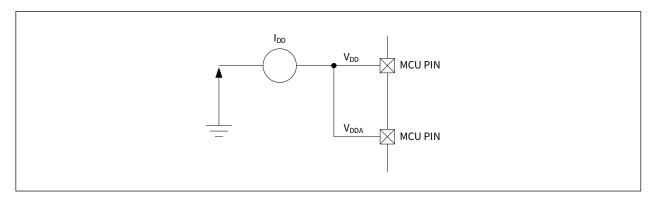


- 注 1:每个电源对(V_{DD}/V_{SS} 、 V_{DDA}/V_{SSA} 等)必须使用滤波陶瓷电容器去耦,如上图所示。这些电容必须尽可能靠近相应引脚放置或最近距离位于 PCB 背面,以确保芯片的稳定运行。
- 注 2: 所有的 V_{DD} 引脚都必须供电,且电压相同。



7.1.7 电流消耗测试

图 7-4 测试方式



7.2 极限参数

超过表 7-1、表 7-2 和表 7-3 所列的极限值范围可能会对芯片造成永久性的破坏。芯片不一定能在这些极限值条件下正常工作。长时间处于最大额定条件下可能会影响芯片的可靠性。

表 7-1	电压特性 1
-------	--------

符号	描述	最小值	最大值	单位
V _{DD} - V _{SS}	外供主电源电压	-0.3	6.0	V
V_{DDA} - V_{SS}	外供模拟电源电压	-0.3	6.0	V
V_{DD} - V_{DDA}	V _{DD} 大于 V _{DDA} 时允许的最大差值	-	0.3	V
V _{IN} ²	IO 口输入电压	V _{ss} - 0.3	V _{DD} + 0.3	V
ΔV_{DDx}	不同 V _{DD} 引脚间的压差	-	0.05	V
V _{SSX} -V _{SS}	不同 Vss 引脚间的压差	-	0.05	V
V _{ESD(HBM)}	静电放电电压(人体模式)	参见表 7-2	4 ESD 特性	kV

注1: 所有的电源(V_{DD},V_{DDA})和地(V_{SS},V_{SSA})引脚必须一直接在外接电源上,并保持在许可范围。

注 2: V™ 的最大值是不能超过的,同时参见表 7-2 的最大允许注入电流值。

表 7-2 电流特性

符号	描述	最大值	单位
ΣI_{VDD}	ΣI _{VDD} 全部 V _{DD} 供电线的灌电流总和(流入) ¹		
ΣI_{VSS}	全部 V _{ss} 供电线的拉电流总和(流出) ¹	-120	
I _{VDD(PIN)}	单个 V _{DD} 供电线的灌电流总和(流入) ¹	100	
I _{VSS(PIN)}	单个 V _{ss} 供电线的拉电流总和(流出) ¹	-100	
1	单个 I/O 或控制引脚灌入的电流	+25	
I _{IO(PIN)}	单个 I/O 或控制引脚输出的电流	-25	mA
71	全部 I/O 或控制引脚灌入的电流总和	+80	
$\Sigma I_{IO(PIN)}$	全部 I/O 或控制引脚输出的电流总和	-80	
2, 3	TC 和 RST 引脚的注入电流	±5	
I _{INJ(PIN)} ^{2、3}	TTa 引脚的注入电流	±5	
ΣI _{INJ(PIN)}	全部 I/O 或控制引脚注入的电流总和 ⁴	±25	

注1: 所有的电源(VDD, VDDA)和地(VSS, VSSA)引脚必须一直接在外接电源上,并保持在许可范围。

注 2: $I_{\text{INJ(PIN)}}$ 绝对不可以超过它的极限,即保证 V_{IN} 不超过其最大值。如果不能保证 V_{IN} 不超过其最大值,也要保证在外部限制 $I_{\text{INJ(PIN)}}$ 不超过其最大值。当 $V_{\text{IN}} > V_{\text{DD}}$ 时,有一个正向注入电流;当 $V_{\text{IN}} < V_{\text{SS}}$ 时,有一个反向注入电流。

注 3: 反向注入电流会干扰器件的模拟性能。

注 4:当几个 I/O 口同时有注入电流时, $\Sigma I_{INJ(PIN)}$ 的最大值为正向注入电流与反向注入电流的即时绝对值之和。 该结果基于在器件 $4 \land I/O$ 端口上 $\Sigma I_{INJ(PIN)}$ 最大值的特性。



表 7-3 温度特性

符号	描述	值	单位
T_{STG}	储存温度范围	-65 至 150	° C
TJ	最大结温	125	C

7.3 工作条件

7.3.1 一般工作条件

表 7-4 一般工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位	
f _{HCLK}	内部 AHB 总线频率	V _{DD} ≥ 1.8V	0	64		
f _{PCLK}	内部 APB 总线频率	V _{DD} ≥ 1.8V	0	64	MHz	
f _{HCLK}	内部 AHB 总线频率	$1.65V \leqslant V_{DD} < 1.8V$	0	24	IVITZ	
f _{PCLK}	内部 APB 总线频率	$1.65V \leqslant V_{DD} < 1.8V$	0	24		
V_{DD}	标准工作电压	-	1.65	5.5	V	
V_{DDA}	模拟工作电压	须等于 V _{DD}	1.65	5.5	V	
		TC I/O	-0.3	$V_{DD} + 0.3$		
V _{IN}	I/O 输入电压	TTa I/O	-0.3	V _{DDA} + 0.3	V	
		BOOT	0	V _{DD} +0.3		
		LQFP48	-	364		
		LQFP32	-	357		
P _D	」 功率耗散 ¹ 温度标号 7: T _A =105℃	TSSOP20	-	263	mW	
	/ <u>////</u> /3/ 3 11 1 _A 200 0	QFN32	-	541		
		QFN20	-	220		
т	17. 接得 床 () 用 床 标 只 了)	最大功率耗散	-40	105	°C	
T _A	环境温度(温度标号 7) 	低功率耗散 ²	-40	125		
TJ	结温范围	温度标号7	-40	125	°C	

注 1: 如果 T_A 较低,只要 T_J 不超过 T_{Jmax} (参见 8.6 热特征参数),则允许更高的 P_D 数值。

注 2:在较低的功率耗散的状态下,只要 T_J 不超过 T_{Jmax} (参见 8.6 热特征参数), T_A 可以扩展到这个范围。

7.3.2 上电 / 掉电时的工作条件

下表中给出的参数是在表7-4一般工作条件列出的工作条件下测试得到的。

表 7-5 上电 / 掉电时的工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位	
t _{VDD}	V _{DD} 上升速率		0	∞		
	V _{DD} 下降速率	-	20	∞	\	
+	V _{DDA} 上升速率		0	∞	μs/V	
t _{vDDA}	V _{DDA} 下降速率	-	20	∞		



7.3.3 内置复位和电源控制电路特性

下表中给出的参数是在表7-4一般工作条件列出的工作条件下测试得到的。

表 7-6 内置复位和电源控制电路特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
\/	上电/掉电复位门限	下降沿	1.45 ¹	1.50	1.55 ²	V
$V_{POR/BOR}$		上升沿	1.50 ²	1.55	1.60	V
V _{BORhyst} ³	BOR 迟滞	-	-	50	-	mV
t _{RSTTEMPO} 3	复位持续时间	-	2	2.50	3	ms

注1:产品的特性由设计保证至最小的数值 VPOR/BOR 。

注 2: 由参数推导,不在生产中测试。 注 3: 由设计保证,不在生产中测试。

7.3.4 内部电压参考

表 7-7 内部电压参考

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{REFINT1V5}	内部 1.5V 参考电压	-40 °C < T_A < $+105$ °C	1.485	1.50	1.515	V
V _{REFINT2V5}	内部 2.5V 参考电压	-40°C < T _A < +105°C	2.475	2.50	2.525	V
ΔV_{REFINT}	全温度范围内的内部参考 电压分布	V _{DDA} = 3V	-	-	10 ¹	mV
T _{Coeff}	温度系数	-	-60 ¹	-	+60 1	ppm/°C

注1:由设计保证,不在生产中测试。

7.3.5 供电电流特性

电流消耗是受多种因素影响的,例如:工作电压、环境温度、I/O 引脚负载、软件程序配置、工作频率、I/O 口开关速率、以及程序运行时取指令的存储位置等等。

图 7-4 测试方式显示了测试电流消耗的电路。

所有运行模式的电流消耗测量结果,均基于测试 CoreMark 时相同的有限代码。

典型和最大电流消耗

MCU 处于如下测试条件:

- 全部 I/O 口处于模拟输入状态
- 全部外设除了特定提醒的部分,都处于关闭状态
- FLASH 的访问速度调整到 f_{HCLK} 频率
 - 0~24MHz 时不插入等待位
 - 超过 24MHz 时插入 1 个等待位
 - 超过 48MHz 时插入 2 个等待位
- 当外设使能时 f_{PCLK} = f_{HCLK}

表 7-8 到表 7-9 中给出的数据源自备注的环境温度和供电电压下的测试,测试条件详见表 7-4 一般工作条件。

表 7-8 典型及最大电流消耗

				全部	外设打开	全部	外设关闭		
符号	参数	条件	f _{HCLK}	典型值	最大值 ¹	典型值	最大值 ¹	单 位	
_				典主国	T _A = 105°C	典主国	T _A = 105°C	,	
I _{DD} ²		HSI 或 HSE 时钟, PLL 开	64MHz	13	15	7.7	9		
	运行模式的供电电流(代码自FLASH中运行)	电流(代码自	48MHz	10	11	5.6	6.5		
		FLASH 中运行) HSI 或 HSE 时钟, PLL 关	24MHz	5.5	6.5	3.4	4.0		
			8MHz	2.3	2.6	1.6	2.0		
	运行模式的供电电流 (代码自	HSI 或 HSE 时钟, PLL 开	64MHz	11	13	5.3	6.5		
I _{DD}		流(代码自	48MHz	7.9	9	3.5	5.0	mA	
	RAM 中运行)	HSI 或 HSE 时钟, PLL 关	24MHz	4.2	5.0	2.0	3.0		
		. == / (8MHz	1.8	2.2	1.1	1.5		
	Sleep 模式的供	HSI 或 HSE 时钟, PLL 开	64MHz	8.6	10	2.8	3.5		
I _{DD}	电电流(代码自 FLASH 或 RAM	N	48MHz	6.0	7.0	1.7	2.3		
	中运行)	^{以 RAM} HSI或HSE时钟,[PLL 关	24MHz	3.3	4.0	1.1	1.5		
			8MHz	1.5	2.0	0.8	1.0		

注1:数据基于表征结果,除非另有说明,否则未经生产测试。

注2: IDD 是 VDD 和 VDDA 的总电流消耗。



表 7-9 DeepSleep 时的典型及最大电流消耗

符号	参数	条件	典型值 @V _{DD} (V _{DD} = V _{DDA})	最大值 ¹	单位	
			3.6V	T _A =105°C		
l _{DD} ²	DeepSleep 模式	稳压器处于运行模式,全部振荡器关闭	19	40	^	
I _{DD}	供电电流	稳压器处于运行模式,LSI 和 IWDT 打开	20	41	μΑ	

注 1:数据基于表征结果,除非另有说明,否则未经生产测试。

注2: IDD 是 VDD 和 VDDA 的总电流消耗。

典型电流消耗

MCU 处于如下测试条件:

- $V_{DD} = V_{DDA} = 3.3V$
- 全部 I/O 口处于模拟输入状态
- FLASH 的访问速度调整到 f_{HCLK} 频率
 - 0~24MHz 时不插入等待位
 - 超过 24MHz 时插入 1 个等待位
 - 超过 48MHz 时插入 2 个等待位
- 当外设使能时 f_{PCLK} = f_{HCLK}
- 对于频率大于 8MHz 的情形,启用 PLL
- 对应 4MHz、2MHz、1MHz 和 500kHz ,AHB 分频系数分别为 2、4、8 和 16

表 7-10 运行模式的典型电流消耗,程序从 FLASH 运行

	参数			典型		
符号		条件	f _{HCLK}	全部外设 打开	全部外设 关闭	单位
	运行模式的供电电流	以 8MHz 外部晶体振荡 器时钟从 FLASH 运行	64MHz	13	7.7	
I _{DD} 1			48MHz	10	5.6	mA
			8MHz	2.3	1.6	

注1: IDD 是 VDD 和 VDDA 的总电流消耗。

I/O 系统电流消耗

I/O 系统的电流消耗包括两个部分: 静态和动态

● I/O 静态电流消耗

当全部的I/O 引脚由外部保持低电平时,I/O 口处于输入模式并打开内部上拉的情况下,会产生电流消耗。 这部分的数据可以简单的通过表 7-25 I/O 静态特性中的上拉电阻值来计算。

作为输出引脚,任何外部的下拉或者外部负载也需要考虑电流消耗。

如果 I/O 口的输入电平是中间电平,将会不断引起内置施密特触发器翻转,导致额外的随机电流消耗(尽管很小),如果不需要实时判断电平翻转情况,那应该将 I/O 口置于模拟输入模式以避免这一点。

注:由于外部电磁噪声,任何浮动输入引脚也可能稳定到中间电压电平或无意中切换。为避免与浮动引脚相关的电流消耗,它们必须配置为模拟模式,或在内部强制为确定的数字值。这可以通过使用上拉/ 下拉电阻或通过将引脚配置为输出模式来完成。

● I/O 动态电流消耗

除了之前测量的内部外设电流消耗外,应用程序使用 I/O 也会影响电流消耗。当 I/O 引脚切换时,它使用来自 I/O 电源电压的电流为 I/O 引脚电路供电,并对连接到该引脚的容性负载(内部或外部)进行充电和放电:

$$I_{SW} = V_{DDIOX} \times f_{SW} \times C$$

其中:

Isw 是开关 I/O 为容性负载充电 / 放电所吸收的电流

V_{DDIOx} 是 I/O 的供电电压

f_{sw} 是 I/O 开关切换频率

C 是 I/O 口总电容: C = C_{INT} + C_{EXT} + C_S

C。是 PCB 板包括焊盘的寄生电容

测试引脚被配置成推拉输出模式并由软件以固定的频率不断翻转。

表 7-11 开关输出 I/O 电流消耗

符号	参数	条件 ¹	I/O 翻转频率 (f _{sw})	典型值	单位
	((((((((((((((((((((4MHz	0.18	
		$V_{DDIOx} = 3.3V$ $C_{EXT} = 0pF$	8MHz	0.37	
		$C = C_{INT} + C_{EXT} + C_{S}$	16MHz	0.76	
			24MHz	1.39	
		$V_{DDIOx} = 3.3V$ $C_{EXT} = 22pF$ $C = C_{INT} + C_{EXT} + C_{S}$	4MHz	0.49	
I _{SW}			8MHz	0.94	mA
			16MHz	2.38	
			24MHz	3.99	
		$V_{DDIOx} = 3.3V$	4MHz	0.81	
		$C_{EXT} = 47pF$	8MHz	1.7	
		$C = C_{INT} + C_{EXT} + C_{S}$	16MHz	3.67	

注 1: C_s = 7pF(估计值)。



7.3.6 低功耗模式及其唤醒时间

下表给出的唤醒时间是在 HSIOSC 的唤醒阶段测试得到的。

从 Sleep 模式唤醒后,SYSCLK 时钟源设置保持不变。从 DeepSleep 模式唤醒期间,SYSCLK 采用默认设置: HSI 4MHz。

所有测试环境均来自表 7-4 一般工作条件中总结的环境温度和电源电压条件。

典型值@VDD $(V_{DD} = V_{DDA})$ 符号 参数 条件 最大值 单位 3.3V 从 Sleep 模式唤醒 4 HCLK t_{WUSLEEP} 从 DeepSleep 模式唤醒 稳压器处于运行模式 4.0 5.0 t_{WUDEEP} μs

表 7-12 低功耗模式唤醒时间

7.3.7 外部时钟源特性

外部输入的高速用户时钟源

在旁路模式下,HSE 振荡器被关闭,此时的输入引脚是一个标准的 GPIO。

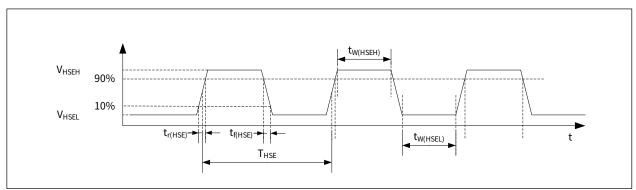
外部时钟信号须遵守 7.3.12 I/O 口特性中的 I/O 特性。推荐的时钟输入波形如图 7-5 高速外部时钟源交流时序所示。

符号	参数 1	最小值	典型值	最大值	单位	
f _{HSE_EXT}	用户外部时钟源频率	1	-	32	MHz	
V_{HSEH}	OSC_IN 输入引脚高电平电压	0.7 V _{DDIOx}	-	V_{DDIOx}	V	
V_{HSEL}	OSC_IN 输入引脚低电平电压	V_{SS}	- 0.3 V _{DDIO}		V	
t _{W(HSEH)}	OSC_IN 输入高 / 低电平时间	15	-	-	nc	
$t_{\text{r(HSE)}} \\ t_{\text{f(HSE)}}$	OSC_IN 输入升 / 降沿时间	-	-	20	ns	

表 7-13 高速外部时钟输入特性

注1:由设计保证,量产过程不会测试。

图 7-5 高速外部时钟源交流时序





外部输入的低速用户时钟源

在旁路模式下, LSE 振荡器被关闭, 此时的输入引脚是一个标准的 GPIO。

外部时钟信号须遵守 7.3.12 I/O 口特性中的 I/O 特性。推荐的时钟输入波形如图 7-6 低速外部时钟源交流时序 所示。

参数¹ 符号 典型值 最小值 最大值 单位 用户外部时钟源频率 32.768 1000 kHz $f_{LSE\ EXT}$ $V_{\rm LSFH}$ OSC32_IN 输入引脚高电平电压 $0.7 V_{DDIOx}$ V_{DDIOx} V V_{LSEL} OSC32_IN 输入引脚低电平电压 V_{SS} $0.3 V_{DDIOx}$ $t_{W(LSEH)}$ OSC32_IN 输入高 / 低电平时间 450 t_{w(LSEL)} ns $t_{r(LSE)}$ OSC32_IN 输入升 / 降沿时间 50 $t_{\text{f(LSE)}} \\$

表 7-14 低速外部时钟输入特性

注1:由设计保证,量产过程不会测试。

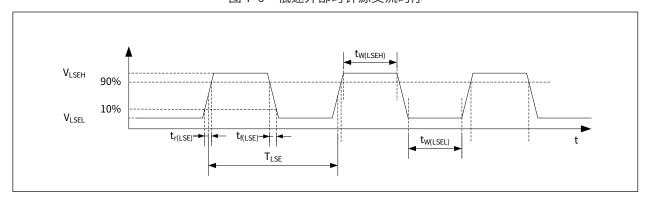


图 7-6 低速外部时钟源交流时序

由晶体 / 陶瓷谐振器产生的高速外部时钟

高速外部时钟 (HSE) 可以使用一个 4 到 32 MHz 的晶体 / 陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节给出的所有信息都是基于下表中所述的典型外部组件的设计模拟结果。在应用中,谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器引脚,以减少输出失真和启动稳定时间。有关谐振器特性 (频率、封装、精度)的更多细节,请参阅晶体谐振器制造商。

条件1 最小值2 最大值2 符号 参数 典型值 单位 MHz 振荡器频率 4 8 32 f_{osc in} R_{F} 反馈电阻 1.4 $M\Omega$ 启动3 900 $V_{DD} = 3.3 \text{ V},$ $R_m = 45 \Omega$, 430 $C_L = 10 pF@8 MHz$ HSE 电流消耗 I_{DD} μΑ $V_{DD} = 3.3 \text{ V},$ $R_m = 30 \Omega$, 980 $C_1 = 20 \text{ pF}@32 \text{ MHz}$ $t_{\text{su(HSE)}}\,^{\text{4}}$ 启动时间 V_{nn} 稳定 2 ms

表 7-15 HSE 振荡器特性

注1:由晶体/陶瓷谐振器制造商提供的谐振器特性。

注 2: 设计保证,不经生产测试。

注 3: 该消耗水平发生在 t_{su(HSE)} 启动时间的前 2/3。

注 4: $t_{su(HSE)}$ 是从启动 (通过软件) 到达到稳定的 8MHz 振荡的启动时间。这个值是标准晶体谐振器的测量值,它可以随晶体制造商的不同而显著变化。

由晶体 / 陶瓷谐振器产生的低速外部时钟

低速外部时钟 (LSE) 可以使用一个 32.768kHz 的晶体 / 陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节中所给出的信息是基于使用下表中列出的典型外部元器件,通过综合特性评估得到的结果。在应用中,谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体谐振器的详细参数 (频率、封装、精度等),请咨询相应的生产厂商。

符号	参数 1	条件	最小值 ¹	典型值	最大值 ¹	单位	
		最小驱动能力	-	0.35	0.45		
	LSE 电流消耗	较小驱动能力	-	0.45	0.6		
I _{DD}		正常驱动能力	-	0.70	0.90	μΑ	
		较强驱动能力	-	1.60	2.00		
t _{su(LSE)} ²	启动时间	V _{DD} 稳定	-	1.5	-	S	

表 7-16 LSE 振荡器特性 (f_{LSF} =32.768kHz)

注1:设计保证,不经生产测试。

注 2: $t_{su(LSE)}$ 是从启用 (通过软件) 到达到稳定的 32.768 kHz 振荡的启动时间。这个值是对标准晶体测量的, 它可以随着晶体制造商的不同而显著变化。

7.3.8 内部时钟源特性

以下列表给出的测试数据基于表 7-4 一般工作条件提示的测试环境抽样测试。

高速内部(HSIOSC)RC 振荡器

表 7-17 HSI 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{HSI}	频率	-	-	48	-	MHz
TRIM	HSI 用户修正步长	-	-	0.2	-	%
Duty _{HSI}	占空比	-	45	-	55	%
ACC	HSI 工厂校准精度	T _A = -40°C ~ +105°C	-2.0	-	+2.0	%
ACC _{HSI}		T _A = +25°C	-0.5	-	+0.5	%
t _{SU(HSI)}	HSI 振荡器建立时间	-	3	-	5	μs
I _{DDA(HSI)}	HSI 振荡器电流消耗	-	-	600	-	μΑ

低速内部(LSI) RC 振荡器

表 7-18 LSI 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{LSI}	频率	-	-	32.8	-	kHz
TRIM	LSI 用户修正步长	-	-	1	-	%
Duty _{LSI}	占空比	-	45	-	55	%
۸۵۵	LSI 工厂校准精度	T _A = -40°C ~ +105°C	-3	-	+3	%
ACC _{LSI}		T _A = +25°C	-1	-	+1	%
t _{SU(LSI)}	LSI 振荡器建立时间	-	-	-	50	μs
I _{DDA(LSI)}	LSI 振荡器电流消耗	-	-	1	-	μΑ

超低速内部(RC10K)RC振荡器

表 7-19 RC10K 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{RC10K}	频率	-	-	8	-	kHz
Duty _{RC10K}	占空比	-	45	-	55	%
٨٥٥	RC10K 出厂精度	T _A = -40°C ~ +105°C	-50	-	+50	%
ACC _{RC10K}		T _A = +25°C	-20	-	+20	%

中低速内部(RC150K)RC振荡器

表 7-20 RC150K 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{RC150K}	频率	-	-	120	-	kHz
Duty _{RC150K}	占空比	-	45	-	55	%
ACC	RC150K 出厂精度	T _A = -40°C ~ +105°C	-50	-	+50	%
ACC _{RC150K}		T _A = +25°C	-20	-	+20	%

7.3.9 PLL 特性

下表给出的数据是基于表 7-4 一般工作条件提示的测试环境抽样测试。

表 7-21 PLL 特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
f	频率	4	-	24	MHz
I PLL_IN	占空比	40	-	60	%
f _{PLL_OUT}	PLL 倍频输出	8	-	64	MHz
t _{LOCK}	PLL 锁定时间	-	100	200	μs
Jitter _{PLL}	周期间抖动	-	-	300	ps

7.3.10 存储器特性

FLASH 存储器

未特别说明的情况下,下列数据针对-40℃~+105℃测试环境。

表 7-22 FLASH 存储器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值 ¹	单位
t _{prog8}	8 位编程时间	$T_A = -40^{\circ}C \sim +105^{\circ}C$	-	31	-	μs
t _{prog16}	16 位编程时间	T _A = -40°C ~ +105°C	-	37	-	μs
t _{prog32}	32 位编程时间	T _A = -40°C ~ +105°C	-	53	-	μs
t _{ERASE}	页擦除时间	T _A = -40°C ~ +105°C	-	4.5	-	ms
t _{ME}	整片擦除时间	$T_A = -40^{\circ}C \sim +105^{\circ}C$	-	650	-	ms
	供由由法	写模式	-	-	3.5	mA
l _{DD}	供电电流	擦除模式	-	-	2.0	mA
V_{prog}	编程电压	-	1.65	-	5.5	V

注1: 由设计保障,非量产实测。

表 7-23 FLASH 存储器寿命和数据保存期限

符号	参数	条件	最小值 ¹	单位
N _{NED}	寿命	$T_A = -40$ °C ~ +105°C	20000	次
		$T_A = 25$ °C	100	
t _{ret}	数据保存期限	T _A = 85°C	25	年
		T _A = 105°C	10	

注1: 由综合评估得出,非量产实测。

7.3.11 ESD 特性

使用特定的测量方法,对芯片进行强度测试以决定它的电气敏感性方面的性能。

表 7-24 ESD 特性

符号	参数	条件	典型值	最大值	单位
V _{ESD(HBM)}	静电放电电压 (人体模型)	T _A =+25℃, 符合 JESD22-A115C	-	8	kV
V _{ESD(CDM)}	静电放电电压 (充电设备模型)	T _A = +25°C, 符合 JESD22-A115C	-	2	KV

7.3.12 I/O 口特性

通用输入输出特性

无特别声明的情况下,下表给出的测试数据基于表 7-4 一般工作条件提示的测试环境。 全部的 I/O 口按 CMOS 和 TTL 兼容的方式设计。

表 7-25 I/O 静态特性

符号	范围	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IL}	低电平输入电压	TC 和 TTa I/O	-	-	0.3 V _{DDIOx}	V
V_{IH}	高电平输入电压	TC 和 TTa I/O	0.7 V _{DDIOx}	-	-	V
V_{hys}	施密特触发迟滞	TC 和 TTa I/O	-	400 ¹	-	mV
		TC 和 TTa I/O 数字模式 V _{SS} ≤ V _{IN} ≤ V _{DDIOX}	-	-	±0.1	
l _{ikg}	输入漏电流	TTa I/O 数字模式 V _{DDIOX} ≤ V _{IN} ≤ V _{DDA}	-	-	1	μА
		TTa I/O 模拟模式 V _{SS} ≪ V _{IN} ≪ V _{DDA}	-	-	±0.2	
R _{PU} ²	弱上拉等效电阻	$V_{IN} = V_{SS}$	50	80	180	kΩ
R _{PD} ²	弱下拉等效电阻	$V_{IN} = V_{DDIOx}$	20	30	45	kΩ
C _{IO}	I/O 引脚电容	-	-	5	-	pF

注1:基于设计和仿真的数据,未实测。

注 2: 上拉和下拉电阻是由 PMOS/NMOS 控制的真实电阻,PMOS/NMOS 的内阻对串联电阻的贡献很小。

输出驱动能力

GPIO 的引脚可以灌入或拉出多达 ± 8 mA 的电流,对输出的 V_{OH} 和 V_{OL} 要求不严格的时候可以多达 ± 20 mA。 实际应用中,必须限制可以驱动电流的 I/O 引脚数量,以遵守 **7.2 极限参数**中指定的绝对最大额定值:

- $Arr V_{DDIOx}$ 上所有 I/O 提供的电流总和加上 V_{DD} 上提供的 MCU 的最大消耗,不能超过绝对最大额定值 ΣI_{VDD} (见表 7-1 电压特性 1)。
- Arr V_{ss} 上所有 I/O 吸收的电流之和,加上 V_{ss} 上吸收的 MCU 的最大消耗,不能超过绝对最大额定值 Arr (见表 7-1 电压特性 ¹)。

输出电压电平

无特别声明的情况下,下表给出的测试数据基于表 7-4 一般工作条件提示的测试环境。 全部的 I/O 口按 CMOS 和 TTL 兼容的方式设计。

表 7-26 输出电压特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
\/	宣由亚岭山由 压酒由沟	Sourcing 5mA, V _{DD} = 3.3V ¹	2.90	-	
V _{OH}	高电平输出电压源电流	Sourcing 10mA, $V_{DD} = 3.3V^2$	2.60	-	
	(() 中亚松山中 <u>(</u>) 湖中江	Sinking 6mA, $V_{DD} = 3.3V^1$	-	0.33	
V _{OL}	低电平输出电压灌电流	Sinking 15mA, $V_{DD} = 3.3V^2$	-	0.77	V
	高电平输出电压双源电流	Sourcing 10mA, $V_{DD} = 3.3V^{1}$	2.90	-	V
V _{OHD}	商电半期面电压双源电流 	Sourcing 20mA, $V_{DD} = 3.3V^2$	2.60	-	
\/		Sinking 10mA, V _{DD} = 3.3V ¹	-	0.30	
V _{OLD}	低电平输出电压双灌电流	Sinking 20mA, $V_{DD} = 3.3V^2$	-	0.51	

注 1:所有输出组合的最大总电流 $I_{OH}(max)$ 和 $I_{OL}(max)$ 不应超过 40mA,以满足最大规定的电压降。

注 2: 所有输出组合的最大总电流 I_{OH}(max) 和 I_{OL}(max) 不应超过 100mA,以满足最大规定的电压降。

输入/输出交流特性

对于 I/O 口的交流特性的值和定义,由下列图表分别给出。

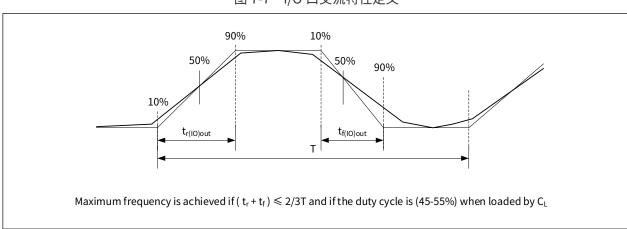
无特别声明的情况下,下表给出的测试数据基于表 7-4 一般工作条件提示的测试环境。

表 7-27 输入输出交流特性

GPIOx_SPEED.PINy	符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
	f _{max(IO)out}	最大频率 ³		-	10	MHz
0	t _{f(IO)out}	输出下降沿时间	$C_L = 50 \text{pF}, V_{DDIOx} \geqslant 2.4 \text{V}$	-	25	200
	t _{r(IO)out}	输出上升沿时间		-	25	ns
			$C_L = 30 pF, V_{DDIOx} \ge 2.7 V$	-	50	
	f _{max(IO)out} 最大频率	最大频率3	$C_L = 50 \text{pF}, V_{DDIOx} \geqslant 2.7 \text{V}$	-	30	MHz
			$C_L = 50 pF$, $2.4 V \leqslant V_{DDIOx} < 2.7 V$	-	20	
			$C_L = 30 pF, V_{DDIOx} \geqslant 2.7 V$	-	5	
1	$t_{f(IO)out}$	输出下降沿时间	$C_L = 50 \text{pF}, V_{DDIOx} \geqslant 2.7 \text{V}$	-	8	
			$C_L = 50 pF, 2.4 V \le V_{DDIOX} < 2.7 V$	-	12	nc
			$C_L = 30 pF, V_{DDIOx} \geqslant 2.7 V$	-	5	ns
	$t_{r(IO)out}$	输出上升沿时间	$C_L = 50 \text{pF}, V_{DDIOx} \geqslant 2.7 \text{V}$	-	8	
			$C_L = 50 pF$, $2.4 V \leq V_{DDIOx} < 2.7 V$	-	12	

- 注1: 该表基于设计和仿真的数据,未实测。
- 注 2: I/O 口速度由寄存器的值决定,详情请参见用户手册的相关章节。
- 注 3: 最大频率由下图定义。

图 7-7 I/O 口交流特性定义



7.3.13 NRST 引脚特性

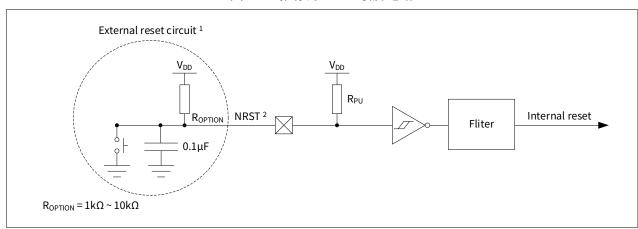
NRST 引脚内部连接了一个永久性的上拉电阻 Rpu。

无特别声明的情况下,下表给出的测试数据基于表 7-4 一般工作条件提示的测试环境。

表 7-28 NRST 引脚特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IL(NRST)}	NRST 输入低电平电压	-	-	-	0.3V _{DD}	V
V _{IH(NRST)}	NRST 输入高电平电压	-	0.7V _{DD}	-	-	-
V _{hys(NRST)}	NRST 输入迟滞电压	-	-	200	-	mV
R _{PU}	弱上拉等效电阻	$V_{IN} = V_{SS}$	7	8	9	kΩ
V _{F(NRST)}	要求的最短复位脉冲宽度	-	20	-	-	μs

图 7-8 推荐的 NRST 引脚电路



注1:外部电容保护器件引脚避免意外复位。

注 2: 须确保复位时的引脚输入电压低于表 7-28 NRST 引脚特性中的 V_{IL(NRST)} 最大值,否则不能确保复位操作。

7.3.14 12 位 ADC 特性

无特别声明的情况下,下表给出的测试数据基于表 7-4 一般工作条件提示的测试环境。

表 7-29 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DDA}	ADC 开启时的供电电压	-	1.65	-	5.5	V
I _{DDA(ADC)}	ADC 电流消耗	$V_{DD} = V_{DDA} = 3.3V$	-	1.5	-	mA
f _{ADC}	ADC 时钟频率	-	-	24	-	MHz
f _s	采样率	-	-	-	1	MHz
f _{TRIG}	外部触发频率	f _{ADC} = 24MHz	-	-	800	kHz
V _{AIN}	转换电压范围	-	0	-	V_{DDA}	V
R _{AIN}	输入阻抗	-	-	-	100	kΩ
C _{ADC}	内部采样保持电容	-	-	9	-	pF
t _s	采样时间	-	5	-	10	1/f _{ADC}
t _{STAB}	稳定时间	-	19		1/f _{ADC}	
t _{conv}	总转换时间(含采样保持)	-	24	-	29	1/f _{ADC}

表 7-30 ADC 精度 1

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值2	单位
ET	综合误差		-	±2.5	±3.0	
EO	偏移误差		-	±1.5	±2.4	
EG	增益误差		-	±2.2	±2.7	LSB
DNL	微分非线性	$f_{ADC} = 24MHz$,	-	±0.5	±1.0	
INL	积分非线性	$V_{DDA} = 1.65V \sim 5.5V,$ $T_A = -40^{\circ}C \sim +105^{\circ}C$	-	±1.0	±3.0	
SINAD	信噪比失真		-	67	-	
SNR	信噪比		-	66	-	dB
THD	总谐波失真		-	-70	-	
		$V_{ref} = V_{DDA}/ExRef$ 25KSPS@ $V_{DDA} = 1.65V \sim 1.8V$ 100KSPS@ $V_{DDA} = 1.8V \sim 2V$ 200KSPS@ $V_{DDA} = 2V \sim 2.4V$	-	10.2	-	
ENOB	有效位数	$V_{ref} = V_{DDA}/ExRef$ $500KSPS@V_{DDA} = 2.4V\sim2.7V$ $1MSPS@V_{DDA} = 2.7V\sim5.5V$	-	10.8	-	bits
		V _{ref} = 内部 1.5V 参考电压 100KSPS@V _{DDA} = 1.8V~2V 200KSPS@V _{DDA} = 2V~5.5V	-	9.7	-	
		V _{ref} = 内部 2.5V 参考电压 200KSPS@V _{DDA} = 2.8V~5.5V	-	10.0	-	

注1:

ADC DC 精度值是在内部校准后测量的;

应避免在任何模拟输入引脚上注入反向电流,因为这会降低在另一个模拟输入上执行的转换的精度,建议在可能产生反向注入电流的模拟引脚上添加一个肖特基二极管(引脚与地之间);在受限的 V_{DDA} 、频率和温度范围内可以实现更好的性能。

注 2:

数据基于表征结果,未经生产测试。

7.3.15 温度传感器特征参数

表 7-31 温度传感器特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
T _L	VSENSE 随温度线性度	-	±2	±5	°C
Avg_Slope	平均斜率	2.66	2.69	2.72	mV / °C
V ₂₅	25℃对应电压(±5℃)	0.77	0.79	0.8	V
t _{START}	TS 内置温度传感器跟随器建立时间	-	-	45	μs
t _{S_temp}	读取温度时的 ADC 采样时间	5	-	-	μs

7.3.16 模拟电压比较器特性

表 7-32 比较器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值 ¹	单位
V_{DDA}	模拟供电电压	-	1.65	-	5.5	V
V _{IN}	比较器输入电压范围	-	0	-	V_{DDA}	V
		极低速	-	10	10	
_	比较器启动时间	低速	-	1	2	
t _{START}		中速	-	0.5	1	
		高速	-	0.1	0.25	
		极低速	-	10	10	μs
_	比较器延迟时间 —	低速	-	1	2	
$t_{\scriptscriptstyle D}$		中速	-	0.5	1	
		高速	-	0.2	0.5	
V _{offset}	比较器偏移误差	-	-	±3	±10	mV
dThreshold/dt	阈值电压温度系数	$V_{DD} = 3.3V$, -40°C < T_A < +105°C , $V_{-} = (n/64) \times V_{ref}$	-	40	80	ppm/°C
		极低速	-	0.2	0.3	
		低速	-	1	1.2	
DD(VC)	比较器电流消耗	中速	-	8	10	μΑ
		高速	-	16	20	
		无迟滞 (VCx_CR0.HYS=00)	-	0	-	
V_{hys}		低迟滞 (VCx_CR0.HYS=01)	-	10	-	201/
	比较器迟滞	中迟滞 (VCx_CR0.HYS=10)	-	20	-	mV
		高迟滞 (VCx_CR0.HYS=11)	-	30	-	

注1:数据基于表征结果,未经生产测试。

7.3.17 定时器特性

下表给出的参数由设计方式保证。

参见 **7.3.12 I/O 口特性**以了解作为特殊功能时的 I/O 口输入输出特性的细节。(输出比较,输入捕获,外部时钟以及 PWM 输出)

表 7-33 定时器特性

	符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
	丁 中中八流流		-	-	1	-	t _{TIMCLK}
	I res(TIM)	定时器分辨率	$f_{TIMCLK} = 64MHz$	-	15.6	-	ns
	f_{EXT}	定时器外部输入信号频率	-	-	-	f _{TIMCLK} /2	MHz
-	t _{MAX_COUNT}	最大定时周期	-	-	-	65536	t _{TIMCLK}

表 7-34 使用 10kHz (RC10K) 时 IWDT 最小 / 最大超时周期

分频系数	IWDT_CR.PRS	最小超时周期 最大超时周期		单位
4	0	0.417	2560	
8	1	0.834	5120	
16	2	1.667	10240	
32	3	3 3.334 20480		ms
64	4	6.667	40960	ms
128	5	5 13.334 81920		
256	6	26.667 163840		
512	7	53.334	327680	

表 7-35 使用 64MHz(PCLK)时 WWDT 最小 / 最大超时周期

分频系数	控制位	最小超时周期	最大超时周期	单位
4096	0	0.064	2.56	
8192	1	0.128 5.12		
16384	2	0.256	10.24	
32768	3	3 0.512 20.48		ms
65536	4	1.024	40.96	ms
131072	5 2.048 81.92			
262144	6 4.096 163.82			
524288	7	8.192	327.68	

7.3.18 通信接口

I2C 接口特征参数

● I2C 接口符合 I2C-bus 规范和用户手册中

- Standard-mode(Sm): 最高比特率 100kbit/s

- Fast-mode(Fm): 最高比特率 400kbit/s

- Fast-mode Plus(Fm+): 最高比特率 1Mbit/s

● 当 I2C 外设配置正确时,I2C 时序要求由设计保证(请参阅用户手册)。

● SDA 和 SCL I/O 要求满足以下限制

- SDA 和 SCL I/O 引脚不是"真正的"开漏,最高输入电压受规范限制。 当配置为开漏时,连接在 I/O 引脚和 V_{DDIOx} 之间的 PMOS 被禁用,但仍然存在。

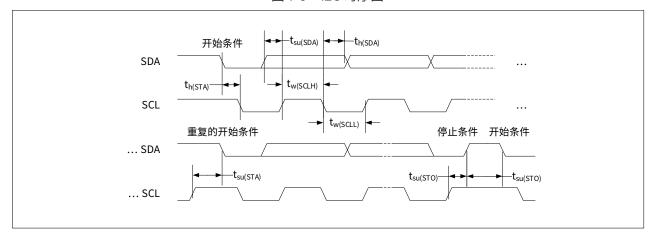
有关 I2C I/O 特性,请参阅 7.3.12 I/O 口特性。

表 7-36 12C 特性

符号	参数	标准模式	t (100K)	快速模式 (400K)		高速模式 (1M)		- 单位
打石	多 数	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	半世
t _{w(SCLL)}	SCL 时钟低时间	4.7	-	1.25	-	0.5	-	116
t _{w(SCLH)}	SCL 时钟高时间	4.0	-	0.6	-	0.26	-	μs
t _{su(SDA)}	SDA 建立时间	250	-	100	-	50	-	200
t _{h(SDA)}	SDA 数据保持时间	0	-	0	-	0	-	ns
t _{h(STA)}	开始条件保持时间	2.5	-	0.625	-	0.25	-	
t _{su(STA)}	重复的开始条件建 立时间	2.5	-	0.6	-	0.25	-	
t _{su(STO)}	停止条件建立时间	0.25	-	0.25	-	0.25	-	μs
t _{w(STO:STA)}	停止条件至开始条件的时间 (总线空闲)	4.7	-	1.3	-	0.5	-	

注1:由设计保证,不在生产中测试。

图 7-9 I2C 时序图



SPI 接口特征参数

表 7-37 SPI 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
+	SPI 时钟周期	主模式 f _{PCLK} ≥ 32MHz	62.5	-	
t _{c(SCK)}	371 四州(河東)	从模式 f _{PCLK} ≥ 48MHz	83.3	-	
t _{su(NSS)}	NSS 建立时间	从模式	$0.5 \times t_{c(SCK)}$	-	
t _{h(NSS)}	NSS 保持时间	从模式	$0.5 \times t_{c(SCK)}$	-	
t _{w(SCKH)} t _{w(SCKL)}	SCK 高低电平时间	主模式 / 从模式	$0.5 \times t_{c(SCK)}$	-	
t _{su(MI)}	 	主模式	10	-	
t _{su(SI)}	数据制入建业时间	从模式	10	-	ns
t _{h(MI)}	*h+R*^ \	主模式	2	-	
t _{h(SI)}	数据输入保持时间	从模式	2	-	
t _{v(SO)}	***************************************	从模式 f _{PCLK} =64MHz	-	50	
t _{v(MO)}	数据输出有效时间 	主模式 f _{PCLK} =32MHz	-	3	
t _{h(SO)}		从模式	30	-	
t _{h(MO)}	数据输出保持时间	主模式 f _{PCLK} =32MHz	2	-	

注1:数据基于表征结果,未经生产测试。

图 7-10 SPI 时序图 - 从模式 CPHA=0

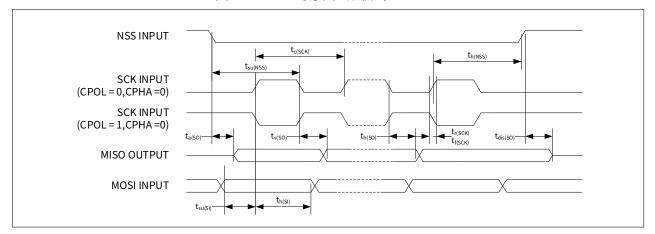


图 7-11 SPI 时序图 - 从模式 CPHA=1

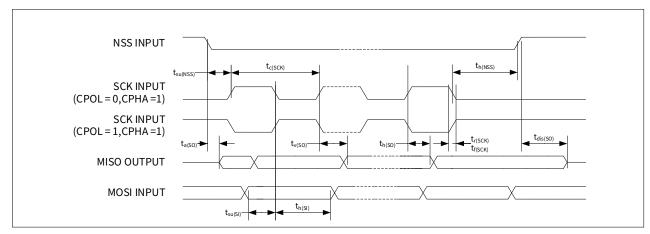
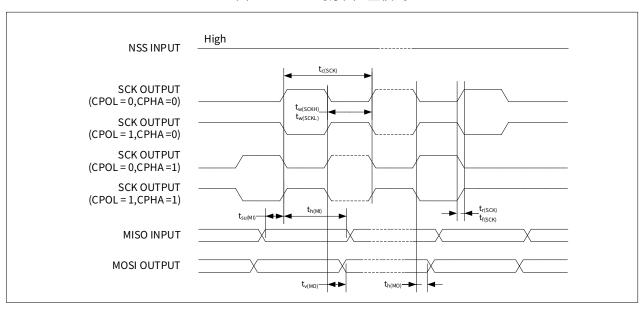


图 7-12 SPI 时序图 - 主模式

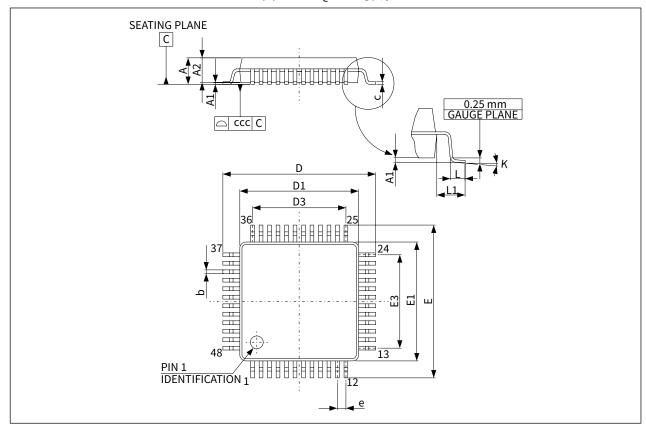


8 封装信息

8.1 LQFP48 封装信息

LQFP48 是指 48 引脚,7 x 7mm low-profile quad flat package

图 8-1 LQFP48 引线



注1:图示并非严格按照比例绘制。

表 8-1 LQFP48 尺寸数据

<i>የተ</i> ና 🗀		毫米		英寸 ¹		
符号	最小	典型	最大	最小	典型	最大
А	-	-	1.600	-	-	0.0630
A1	0.050	-	0.150	0.0020	-	0.0059
A2	1.350	1.400	1.450	0.0531	0.0551	0.0571
b	0.170	0.220	0.270	0.0067	0.0087	0.0106
С	0.090	-	0.200	0.0035	-	0.0079
D	8.800	9.000	9.200	0.3465	0.3543	0.3622
D1	6.800	7.000	7.200	0.2677	0.2756	0.2835
D3	-	5.500	-	-	0.2165	-
Е	8.800	9.000	9.200	0.3465	0.3543	0.3622
E1	6.800	7.000	7.200	0.2677	0.2756	0.2835
E3	-	5.500	-	-	0.2165	-
е	-	0.500	-	-	0.0197	-
L	0.450	0.600	0.750	0.0177	0.0236	0.0295
L1	-	1.000	-	-	0.0394	-
k	0°	3.5°	7°	0°	3.5°	7°
ccc	-	-	0.080	-	-	0.0031

注1: 英寸数值是由毫米数据转换而来,保持了4位小数。

器件标识

下图给出了顶部标记方向与引脚 1 标识符位置的示例。

印刷标记可能因供应链而异。其他可选标记或插入 / 加厚标记,用于识别整个供应链操作中的元素,未在下方说明。

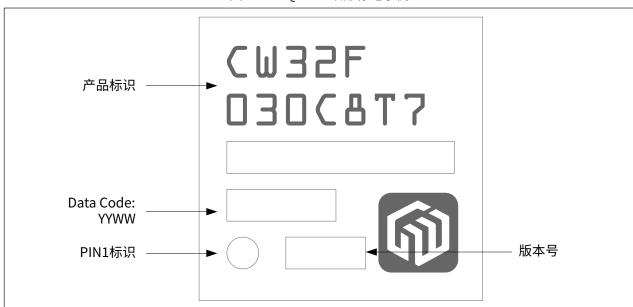


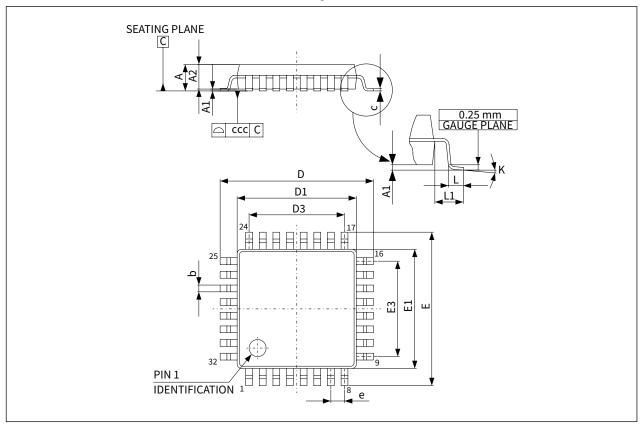
图 8-2 LQFP48 顶部标记示例

注 1: 标记为 ES 或 E 或附有工程样品通知函的零件尚不合格,因此未获准用于生产。芯源半导体不对此类 使用造成的任何后果负责。在任何情况下,芯源半导体均不对在生产中使用任何这些工程样品的客户 负责。在决定使用这些工程样品进行认证活动之前,必须先联系芯源半导体的质量部门。

8.2 LQFP32 封装信息

LQFP32 是指 32 引脚,7 x 7mm low-profile quad flat package

图 8-3 LQFP32 引线



注1:图示并非严格按照比例绘制。

表 8-2 LQFP32 尺寸数据

<i>የተ</i> ና 🗀		毫米		英寸 ¹		
符号	最小	典型	最大	最小	典型	最大
А	-	-	1.600	-	-	0.0630
A1	0.050	-	0.150	0.0020	-	0.0059
A2	1.350	1.400	1.450	0.0531	0.0551	0.0571
b	0.300	0.370	0.450	0.0118	0.0146	0.0177
С	0.090	-	0.200	0.0035	-	0.0079
D	8.800	9.000	9.200	0.3465	0.3543	0.3622
D1	6.800	7.000	7.200	0.2677	0.2756	0.2835
D3	-	5.600	-	-	0.2205	-
Е	8.800	9.000	9.200	0.3465	0.3543	0.3622
E1	6.800	7.000	7.200	0.2677	0.2756	0.2835
E3	-	5.500	-	-	0.2205	-
е	-	0.800	-	-	0.0315	-
L	0.450	0.600	0.750	0.0177	0.0236	0.0295
L1	-	1.000	-	-	0.0394	-
k	0°	3.5°	7°	0°	3.5°	7°
ccc	-	-	0.100	-	-	0.0039

注1: 英寸数值是由毫米数据转换而来,保持了4位小数。

器件标识

下图给出了顶部标记方向与引脚 1 标识符位置的示例。

印刷标记可能因供应链而异。其他可选标记或插入 / 加厚标记,用于识别整个供应链操作中的元素,未在下方说明。

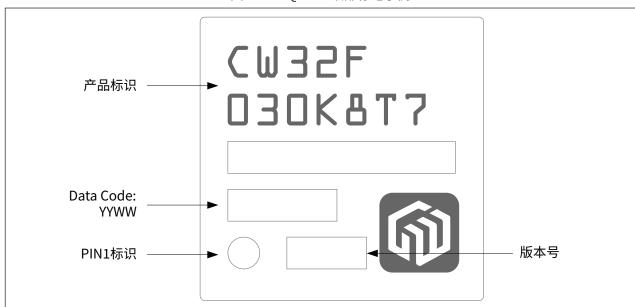


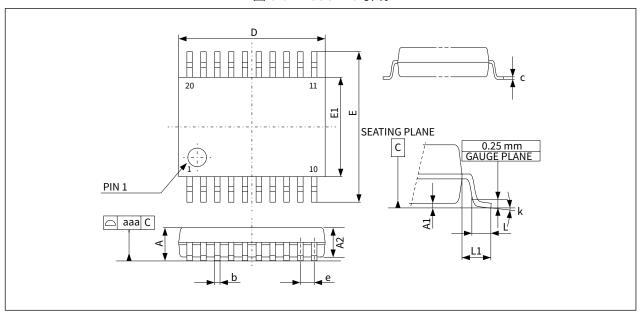
图 8-4 LQFP32 顶部标记示例

注 1: 标记为 ES 或 E 或附有工程样品通知函的零件尚不合格,因此未获准用于生产。芯源半导体不对此类 使用造成的任何后果负责。在任何情况下,芯源半导体均不对在生产中使用任何这些工程样品的客户 负责。在决定使用这些工程样品进行认证活动之前,必须先联系芯源半导体的质量部门。

8.3 TSSOP20 封装信息

TSSOP20 是指 20 引脚,6.5 x 4.4mm Thin shrink small outline 0.65mm pitch package

图 8-5 TSSOP20 引线



注1:图示并非严格按照比例绘制。

表 8-3 TSSOP20 尺寸数据

<i>5</i> ∕5 □		毫米			英寸 ¹	
符号	最小	典型	最大	最小	典型	最大
А	-	-	1.200	-	-	0.0472
A1	0.050	-	0.150	0.0020	-	0.0059
A2	0.800	1.000	1.050	0.0315	0.0394	0.0413
b	0.190	-	0.300	0.0075	-	0.0118
С	0.090	-	0.200	0.0035	-	0.0079
D	6.400	6.500	6.600	0.2520	0.2559	0.2598
Е	6.200	6.400	6.600	0.2441	0.2520	0.2598
E1	4.300	4.400	4.500	0.1693	0.1732	0.1772
е	-	0.650	-	-	0.0256	-
L	0.450	0.600	0.750	0.0177	0.0236	0.0295
L1	-	1.000	-	-	0.0394	-
k	0°	-	8°	0°	-	8°
aaa	-	-	0.100	-	-	0.0039

注1: 英寸数值是由毫米数据转换而来,保持了4位小数。

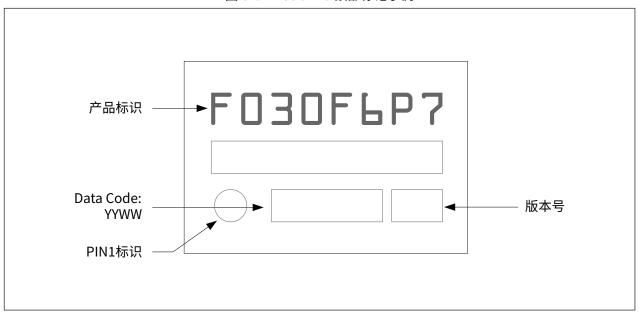


器件标识

下图给出了顶部标记方向与引脚1标识符位置的示例。

印刷标记可能因供应链而异。其他可选标记或插入 / 加厚标记,用于识别整个供应链操作中的元素,未在下方说明。

图 8-6 TSSOP20 顶部标记示例

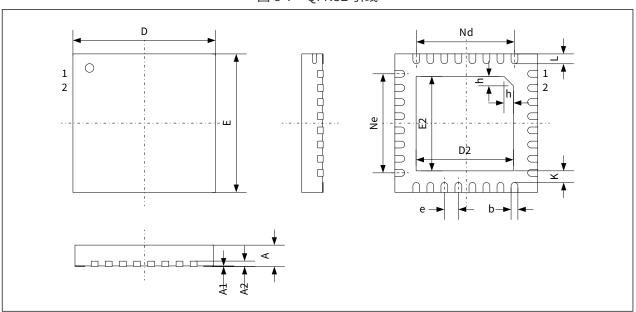


注 1: 标记为 ES 或 E 或附有工程样品通知函的零件尚不合格,因此未获准用于生产。芯源半导体不对此类 使用造成的任何后果负责。在任何情况下,芯源半导体均不对在生产中使用任何这些工程样品的客户 负责。在决定使用这些工程样品进行认证活动之前,必须先联系芯源半导体的质量部门。

8.4 QFN32 封装信息

QFN32 是指 32 引脚,5.0×5.0mm Quad Flat No-leads Package

图 8-7 QFN32 引线



注1:图示并非严格按照比例绘制。

表 8-4 QFN32 尺寸数据

符号		毫米		英寸 ¹		
何与	最小	典型	最大	最小	典型	最大
А	0.700	0.750	0.800	0.0276	0.0295	0.0315
A1	-	0.020	0.050	-	0.0008	0.0020
A2		0.203REF			0.0080 REF	
b	0.200	0.250	0.300	0.0079	0.0098	0.0118
D	4.900	5.000	5.100	0.1929	0.1969	0.2008
D2	3.400	3.500	3.600	0.1339	0.1378	0.1417
Е	4.900	5.000	5.100	0.1929	0.1969	0.2008
E2	3.400	3.500	3.600	0.1339	0.1378	0.1417
е		0.500 BSC			0.0197 BSC	
K	0.300	0.350	0.400	0.0118	0.0138	0.0157
L	0.350	0.400	0.450	0.0138	0.0157	0.0177
h	0.300	0.350	0.400	0.0118	0.0138	0.0157
Ne		3.500 BSC		0.01378 BSC		
Nd		3.500 BSC			0.01378 BSC	

注1: 英寸数值是由毫米数据转换而来,保持了4位小数。



器件标识

下图给出了顶部标记方向与引脚1标识符位置的示例。

印刷标记可能因供应链而异。其他可选标记或插入 / 加厚标记,用于识别整个供应链操作中的元素,未在下方说明。

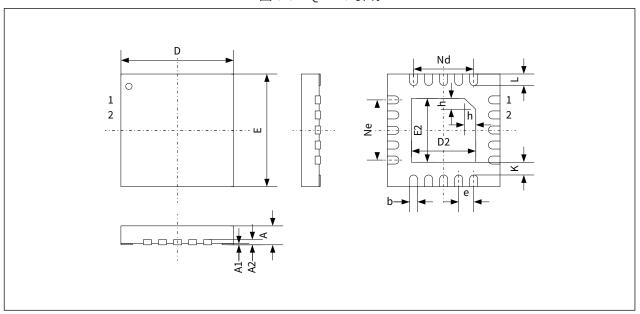
图 8-8 QFN32 顶部标记示例

注 1: 标记为 ES 或 E 或附有工程样品通知函的零件尚不合格,因此未获准用于生产。芯源半导体不对此类 使用造成的任何后果负责。在任何情况下,芯源半导体均不对在生产中使用任何这些工程样品的客户 负责。在决定使用这些工程样品进行认证活动之前,必须先联系芯源半导体的质量部门。

8.5 QFN20 封装信息

QFN20 是指 20 引脚,3.0 x3.0mm Quad Flat No-leads Package

图 8-9 QFN20 引线



注1:图示并非严格按照比例绘制。

表 8-5 QFN20 尺寸数据

<i>5</i> ∕5 □		毫米			英寸 ¹	
符号	最小	典型	最大	最小	典型	最大
А	0.450	0.500	0.550	0.0177	0.0197	0.0217
A1	-	0.020	0.050	-	0.0008	0.0020
A2		0.127 REF			0.0050 REF	
b	0.150	0.200	0.250	0.0059	0.0079	0.0098
D	2.900	3.000	3.100	0.1142	0.1181	0.1220
D2	1.600	1.700	1.800	0.0630	0.0669	0.0709
Е	2.900	3.000	3.100	0.1142	0.1181	0.1220
E2	1.600	1.700	1.800	0.0630	0.0669	0.0709
е		0.400 BSC			0.0157 BSC	
K	0.250	0.350	0.450	0.0098	0.0138	0.0177
L	0.300	0.350	0.400	0.0118	0.0138	0.0157
h	0.250	0.300	0.350	0.0098	0.0118	0.0138
Ne		1.600 BSC		0.0630 BSC		
Nd		1.600 BSC			0.0630 BSC	

注1: 英寸数值是由毫米数据转换而来,保持了4位小数。



器件标识

下图给出了顶部标记方向与引脚 1 标识符位置的示例。

印刷标记可能因供应链而异。其他可选标记或插入 / 加厚标记,用于识别整个供应链操作中的元素,未在下方说明。

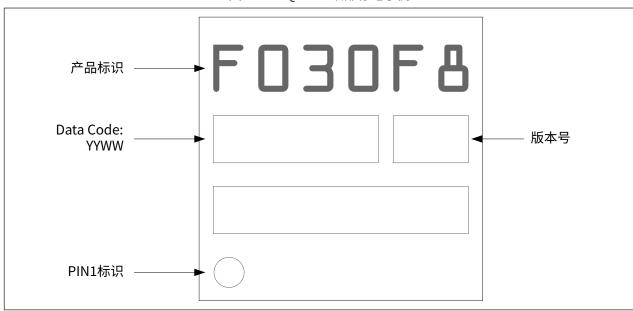


图 8-10 QFN20 顶部标记示例

注 1: 标记为 ES 或 E 或附有工程样品通知函的零件尚不合格,因此未获准用于生产。芯源半导体不对此类 使用造成的任何后果负责。在任何情况下,芯源半导体均不对在生产中使用任何这些工程样品的客户 负责。在决定使用这些工程样品进行认证活动之前,必须先联系芯源半导体的质量部门。

8.6 热特征参数

芯片的最大结温 T_J max 不得达到表 7-3 温度特性中给出的最大结温值。 芯片的最大结温 T_J max,可由下式计算:

$$T_{J} \max = T_{A} \max + (P_{D} \max \times \Theta_{JA})$$

式中:

- T_a max 为最大环境温度,单位是℃
- Θ₁, 为对应封装的结 环境热阻,单位是℃/W
- $P_D \max 是 P_{INT} \max 和 P_{I/O} \max 的和 (P_D \max = P_{INT} \max + P_{I/O} \max)$
- P_{INT}max 是 I_{np} 和 V_{np} 的乘积,用瓦特表示,这也是芯片内部功耗的最大值。
- P_{vo}max 表示输出引脚上的最大功耗,其中:

$$P_{I/O}$$
max = $\sum (V_{OL} \times I_{OL}) + \sum ((V_{DD} - V_{OH}) \times I_{OH})$

需要将I/O口的实际电平情况和电流情况纳入精确计算。

QFN20 - 3.0mm X 3.0mm

符号 范围 值 单位 结-环境热阻 55 LQFP48 – 7mm X 7mm 结-环境热阻 56 LQFP32 – 7mm X 7mm 结-环境热阻 76 °C/W Θ_{JA} TSSOP20 - 6.5mm X 6.4mm 结-环境热阻 37 QFN32 – 5.0mm X 5.0mm 结 - 环境热阻

表 8-6 封装温度特性

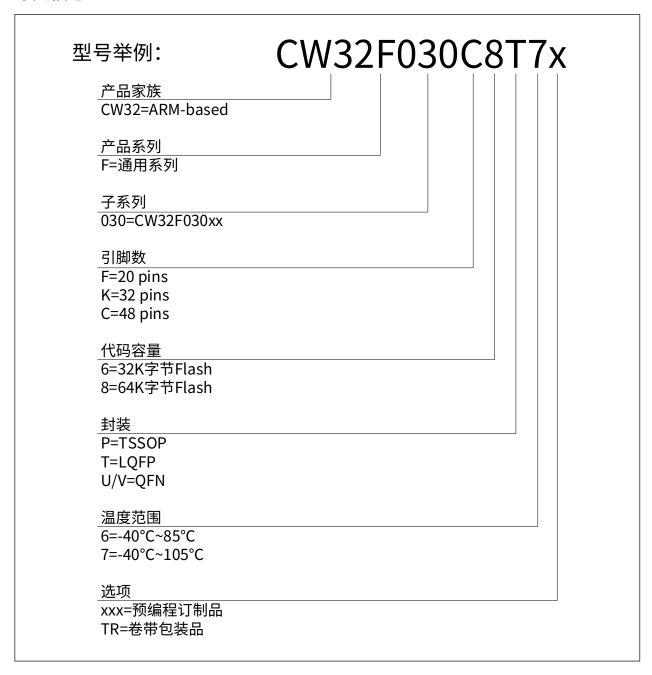
8.6.1 参考文档

JESD51-2 Integrated Circuits Thermal Test Method Environment Conditions – Natural Convection (Still Air). Available from www.jedec.org

90

§ 订货信息 CW32F030x6/x8

9 订货信息





§ 订货信息 CW32F030x6/x8

表 9-1 最小订单量 (MOQ)

型号	包装方式	数量	MOQ	MSL	备注
CW32F030C8T7/ CW32F030C8T6	Tray	250片/盘	2500 片	3	10 盘 / 盒,6 盒 / 箱, 单盒抽真空
CW32F030K8T7	Tray	250片/盘	2500 片	3	10 盘 / 盒,6 盒 / 箱, 单盒抽真空
CW32F030K8U7	Tray	490片/盘	4900 片	3	10盘/盒,6盒/箱, 单盒抽真空
CW32F030F8V7	Reel	3000片/卷	3000片	3	10卷/盒,4盒/箱, 单卷抽真空
CW32F030F6P7/ CW32F030F6P6	Tube	70片/管	9800片	3	20 管 / 扎,7 扎 / 盒, 4 盒 / 箱,单盒抽真空

§ 版本历史 CW32F030x6/x8

10 版本历史

表 10-1 文档版本历史

日期	版本	变更信息
2021-10-14	Rev 1.0	初始发布
2021-12-09	Rev 1.1	新增 QFN32、QFN20 封装及相关内容; 删除推荐脚位图; 优化文字描述; 更新表 7-4、表 7-28、表 7-35 参数; 新增 7.3.16 模拟电压比较器特性内容。
2021-12-16	Rev 1.2	修正图 5-5 QFN20 封装引脚图(顶视图); 统一封装引脚图格式。
2021-12-28	Rev 1.3	新增 QFN32、QFN20 封装的一般工作条件的参数值; 修正 LSI 振荡器特性表的参数值; 修正 NRST 引脚特性表的参数值; 新增 QFN32、QFN20 封装温度特性表的参数值。
2022-01-10	Rev 1.4	根据芯片的工作温度范围更新产品型号: CW32F030C8T6 更新为 CW32F030C8T7; CW32F030F6P6 更新为 CW32F030F6P7。
2022-03-30	Rev 1.5	新增 7.3.18 通信接口的 I2C 接口特征参数时序图; 新增表 9-1 最小订单量(MOQ)。
2022-04-28	Rev 1.6	新增产品特性部分:内置 PLL 锁相环;删除产品特性部分:所有封装兼容 ECOPACK 2;更新从 DeepSleep 模式唤醒期间,SYSCLK 的默认设置 HSI 4MHz;修改封装的结 - 环境热阻符号 Θ_J 为 Θ_{JA} 。
2022-08-18	Rev 1.7	更新表 7-4 一般工作条件; 新增表 7-30 ADC 精度。
2024-03-21	Rev 1.8	更新表 7-8 典型及最大电流消耗。